

DSA8300
数字串行分析仪
快速入门用户手册



DSA8300
数字串行分析仪
快速入门用户手册

Copyright © Tektronix. 保留所有权利。许可软件产品由 Tektronix、其子公司或提供商所有，受国家版权法及国际条约规定的保护。

Tektronix 产品受美国和外国专利权（包括已取得的和正在申请的专利权）的保护。本文中的信息将取代所有以前出版的资料中的信息。保留更改技术规格和价格的权利。

TEKTRONIX 和 TEK 是 Tektronix, Inc. 的注册商标。

TEKPROBE 和 FrameScan 是 Tektronix, Inc. 的注册商标。

Tektronix 联系信息

Tektronix, Inc.
14150 SW Karl Braun Drive
P.O. Box 500
Beaverton, OR 97077
USA

有关产品信息、销售、服务和技术支持：

- 在北美地区，请拨打 1-800-833-9200。
- 其他地区用户请访问 www.tektronix.com，以查找当地的联系信息。

保证声明

Tektronix 保证，本产品自发货之日起三 (3) 年内不会出现材料和工艺缺陷。如果在保修期内证明任何此类产品有缺陷，Tektronix 将会选择对缺陷产品进行维修或更换，不收部件和人工费用。Tektronix 作保证用途的部件、模块和更换产品可能是全新的，或者经修理具有相当于新产品的性能。所有更换的部件、模块和产品将成为 Tektronix 的财产。

为得到本保证声明承诺的服务，客户必须在保修期内向 Tektronix 通报缺陷，并为服务的履行做适当安排。客户应负责包装缺陷产品并托运到 Tektronix 指定的维修中心，同时预付运费。如果产品运送到 Tektronix 维修中心所在国之内的地点，Tektronix 应支付向客户送返产品的费用。如果产品送返到任何其他地点，客户应负责支付所有的运费、关税、税金及任何其他费用。

本保证声明不适用于由于使用不当或者维护保养不当或不足所造成的任何缺陷、故障或损坏。Tektronix 在本保证声明下没有义务提供以下服务：a) 修理由非 Tektronix 服务代表人员对产品进行安装、修理或维护所导致的损坏；b) 修理由于使用不当或与不兼容的设备连接造成的损坏；c) 修理由于使用非 Tektronix 提供的电源而造成的任何损坏或故障；d) 维修已改动或者与其他产品集成的产品（如果这种改动或集成会增加产品维修的时间或难度）。

本保证由 TEKTRONIX 关于本产品而订立，用于替代任何其他的明示或暗示的保证。TEKTRONIX 及其供应商拒绝用于特殊目的的适销性或适用性做任何暗示的保证。对于违反本保证的情况，TEKTRONIX 负责修理或更换有缺陷产品是提供给客户的唯一和独有的补救措施。无论 TEKTRONIX 及其供应商是否被预先告知可能发生任何间接、特殊、意外或引发的损坏，TEKTRONIX 及其供应商对这些损坏都不负有责任。

[W4 - 15AUG04]

目录

常规安全概要	iii
符合性信息	v
EMC 符合性	v
安全符合性	vi
环境注意事项	vii
前言	viii
文档	viii
本手册中使用的约定	viii
主要功能	1
安装仪器	3
标准附件	3
操作注意事项	4
安装模块	6
接通和断开仪器电源	7
添加第二台监视器	7
认识仪器	10
前面板	10
控制面板	11
后面板	12
计算机 I/O 面板	13
用户界面	14
显示 - 单波形视图	15
显示 - 放大的波形视图	16
访问在线帮助	16
检查仪器	18
验证内部诊断通过	18
优化测量精度	20
信号路径补偿	20
黑电平和用户波长增益补偿	23
采集	26
设置信号输入	26
使用出厂默认设置	28
使用自动设置	28
访问设置对话框	29
更改采集模式	30
波形数据库	32
设定显示样式	33
Triggers (多个触发)	35
触发概念	35
设置触发控件	37
设置模式同步和 FrameScan 控件	38
检查触发状态	39

波形测量	40
进行自动测量	40
关闭自动测量	44
光标测量	45
数学波形	47
显示通信信号	48
模板测试	50
FrameScan	53
使用 TDR	54
相位参考	55
直方图	57
记录结果	58
时滞和相差校正	59
调整时滞的方法	60
设置考虑因素和程序	60
采集相差校正程序	63
TDR 阶跃相差校正程序	66
清洁仪器	70
外部清洁	70
平板显示器清洁	70
光学连接器清洁	70
恢复操作系统	71
从仪器硬盘驱动器中恢复操作系统	71
通过恢复介质恢复操作系统	72
索引	

常规安全概要

详细阅读下列安全性预防措施，以避免人身伤害，并防止损坏本产品或与本产品连接的任何产品。

为避免可能的危险，请务必按照规定使用本产品。

只有合格人员才能执行维修过程。

使用此产品时，可能需要接触到大系统的其他部分。请阅读其他组件手册的安全性部分中的有关操作此系统的警告和注意事项。

避免火灾或人身伤害

使用合适的电源线。 请只使用本产品专用并经所在国家/地区认证的电源线。

正确连接并正确断开连接。 探头或测试导线连接到电压源时请勿插拔。

将产品接地。 本产品通过电源线的接地导线接地。为避免电击，必须将接地导线与大地相连。在对本产品的输入端或输出端进行连接之前，请务必将本产品正确接地。

遵守所有终端额定值。 为避免火灾或电击，请遵守产品上的所有额定值和标记。在对产品进行连接之前，请首先查阅产品手册，了解有关额定值的详细信息。

输入端的额定值不适用于连接到市电或 II、III 或 IV 类型电路。

对任何终端（包括公共终端）施加的电压不要超过该终端的最大额定值。

断开电源。 电源开关可以使产品断开电源。请参阅有关位置的说明。不要挡住电源开关；此电源开关必须能够随时供用户使用。

切勿开盖操作。 请勿在外盖或面板打开时运行本产品。

怀疑产品出现故障时，请勿进行操作。 如果怀疑本产品已损坏，请让合格的维修人员进行检查。

远离外露电路。 电源接通后，请勿接触外露的线路和元件。

使用合适的保险丝。 只能使用为本产品指定的保险丝类型和额定指标。

佩戴眼部保护装置。 如果暴露在高强度光线中或存在激光辐射，请佩戴眼部保护装置。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易燃易爆的环境中操作。

请保持产品表面清洁干燥。

请适当通风。 有关如何安装产品使其保持适当通风的详细信息，请参阅手册中的安装说明。

本手册中的术语

本手册中可能出现以下术语：



警告：“警告”声明指出可能会造成人身伤害或危及生命安全的情况或操作。



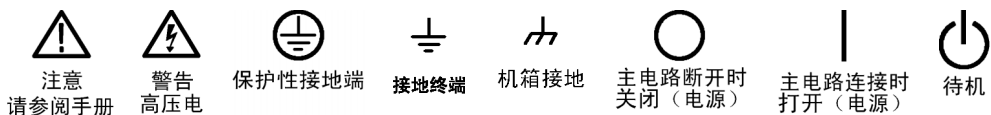
注意：“注意”声明指出可能对本产品或其他财产造成损坏的情况或操作。

产品上的符号和术语

产品上可能出现以下术语：

- “危险”表示当您阅读该标记时会立即发生的伤害。
- “警告”表示当您阅读该标记时不会立即发生的伤害。
- “注意”表示可能会对本产品或其他财产带来的危险。

产品上可能出现以下符号：



符合性信息

此部分列出仪器符合的 EMC（电磁兼容性）、安全和环境标准。

EMC 符合性

EC 符合性声明 - EMC

符合 Directive 2004/108/EC 有关电磁兼容性的要求。已证明符合《欧洲共同体公报》中所列的以下技术规格：

EN 61326-1:2006、EN 61326-2-1:2006: 测量、控制和实验室用电气设备的 EMC 要求。 ^{1 2 3 6}

- CISPR 11:2003。放射和传导发射量，组 1，A 类
- IEC 61000-4-2:2001。静电放电抗扰性
- IEC 61000-4-3:2002。射频电磁场抗扰性 ⁴
- IEC 61000-4-4:2004。电气快速瞬变/突发抗扰性
- IEC 61000-4-5:2001。电源线路浪涌抗扰性
- IEC 61000-4-6:2003。传导射频抗扰性
- IEC 61000-4-11:2004。电压跌落和中断抗扰性 ⁵

EN 61000-3-2:2006: 交流电源线谐波辐射

EN 61000-3-3:1995: 电压变化、波动和闪烁

欧洲联系方式:

Tektronix UK, Ltd.
Western Peninsula
Western Road
Bracknell, RG12 1RF
United Kingdom (英国)

- 1 本产品仅在非居民区内使用。在居民区内使用可能造成电磁干扰。
- 2 当该设备与测试对象连接时，可能产生超过此标准要求的辐射级别。
- 3 为确保符合上面列出的 EMC 标准，请使用高质量的屏蔽接口电缆。
- 4 在施加外部电磁场时，光学取样模块的水平定时敏感性及其内部时钟恢复触发信号通常会增加水平抖动。对于 3 V/m 以下的电磁场，水平高频 RMS 抖动的增加通常小于抖动的 3 ps RMS，用平方和求根的方法增加。
例如，如果 80C01 - CR 在时钟恢复触发模式下工作显示出边沿抖动 3.5 ps RMS，在没有施加 EMC 场并且在理想无抖动输入情况下，如果施加电磁场低于 3 V/m 边沿抖动，那么劣化所产生的总 RMS 抖动为：
$$Jitter \leq \sqrt{3.5 ps^2 + 3 ps^2} = 4.61 ps$$
- 5 性能标准 C 应用于 70%/25 周期电压跌落以及 0%/25 周期电压中断测试水平 (IEC 61000-4-11)。如果仪器在电压跌落或中断时关机，重启时间将超过十秒钟。
- 6 对于 80E01 电气取样模块，当仪器受到 IEC 61000-4-3 和 IEC 61000-4-6 测试所定义的电磁场和信号的影响时，允许最高 15 mV_{RMS} 的随机噪声。

澳大利亚/新西兰符合性声明 - EMC

根据 ACMA，符合 Radiocommunications Act（无线电通信法）有关 EMC 规定的以下标准：

- CISPR 11:2003。放射和传导发射量，组 1，A 类，依照 EN 61326-1:2006 和 EN 61326-2-1:2006。

安全符合性

EC 符合性声明 - 低电压

经证明符合《欧洲共同体官方公报》中所列的以下技术规范：

低电压指令 2006/95/EC。

- EN 61010-1:2001。测量、控制和实验室用电气设备的安全性要求。

美国国家认可的测试实验室列表

- UL61010-1，第 2 版。测量、控制和实验室用电气设备安全要求 - 第 1 部分。

加拿大证书

- CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1:2004。测量、控制和实验室用电气设备的安全性要求 - 第 1 部分

其他符合性

- IEC 61010-1:2001。测量、控制和实验室用电气设备的安全性要求。

设备类型

测试和测量设备。

安全级别

1 级 - 接地产品。

污染度说明

对产品周围和产品内部环境中可能出现的污染的一种量度。通常认为产品的内部环境与外部环境相同。产品只应该在其规定环境中使用。

- 污染度 1。无污染或仅出现干燥、非导电性污染。此类别的产品通常进行了封装、密封或置于干净的房间中。
- 污染度 2。通常只发生干燥、非导电性污染。偶尔会发生由凝结引起的临时传导。典型的办公室/家庭环境属于这种情况。只有当产品处于非使用状态时，才会发生临时凝结。
- 污染度 3。导电性污染，或由于凝结会变成导电性污染的干燥、非导电性污染。此类场所为温度和湿度不受控制的建有遮盖设施的场所。此类区域不受阳光、雨水或自然风的直接侵害。
- 污染度 4。通过导电性的尘埃、雨水或雪而产生永久导电性的污染。户外场所通常属于这种情况。

污染度

污染度 2（如 IEC 61010-1 所定义）。注意：仅适合在室内使用。

安装（过压）类型说明

本产品的端子可能有不同的安装（过压）类别指定。安装类别包括：

- 测量类别 IV。用于在低压安装电源处进行的测量。
- 测量类别 III。用于在建筑安装中进行的测量。
- 测量类别 II。用于在与低压安装直接相连的电路上进行的测量。
- 测量类别 I。用于在不直接连接到市电的电路上进行的测量。

过压类别

过压类别 II（如 IEC 61010-1 所定义）

环境注意事项

本部分提供有关产品对环境影响的信息。

产品报废处理

回收仪器或元件时，请遵守下面的规程：

设备回收：生产本设备需要提取和使用自然资源。如果对本产品的报废处理不当，则该设备中包含的某些物质可能会对环境或人体健康有害。为避免将有害物质释放到环境中，并减少对自然资源的使用，建议采用适当的方法回收本产品，以确保大部分材料可以得到恰当地重复使用或回收。



此符号表示该产品符合欧盟有关废旧电子和电气设备（WEEE）以及电池的 2002/96/EC 和 2006/66/EC 号指令所规定的相关要求。有关回收方式的信息，请查看 Tektronix 网站（www.tektronix.com）上的 Support/Service（支持/服务）部分。

高氯酸盐材料：此产品包含一个或多个 CR 型锂电池。按照加州规定，CR 锂电池被归类为高氯酸盐材料，需要特殊处理。详情参阅 www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate。

有害物质限制

根据分类，本产品属于监视控制设备，不属于 2002/95/EC RoHS Directive 规定的范畴。

前言

文档

本手册介绍 DSA8300 数字串行分析仪的安装和操作，包括基本操作和概念。有关详细信息，请参阅仪器上的在线帮助。

说明： 本手册中的屏幕图像与其他的产品软件版本可能略有差别。

可通过多个来源获得其他信息。下表中指出在哪些地方可以获取本产品的各类信息。

信息类型	位置
开箱、安装、操作和概述	快速入门用户手册
详细操作、UI 帮助、编程帮助	仪器在线帮助
性能验证和技术规格	产品文档光盘
产品软件	产品软件光盘 www.tektronix.com/software
维修	维修手册
仪器和模块手册的 PDF 文件	产品软件光盘 www.tektronix.com/manuals

本手册中使用的约定

本手册中可能使用以下图标。

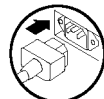
后面板电源



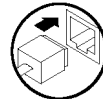
前面板电源



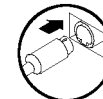
连接电源



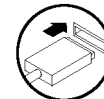
网络



PS2



USB



主要功能

DSA8300 是一款先进的等效时间取样示波器，能为通信信号分析、串行数据网络分析以及串行数据链路分析应用提供最高的保真测量和分析功能。

最高保真信号捕获

- 很低的时基抖动：
 - 在最多 8 个同时采集的通道上典型为 425 fs
 - 使用 82A04 相位参考模块时，在最多 6 个通道上典型为 <200 fs
- 最佳的垂直分辨率（16 位 A/D）：
 - 电气分辨率：<20 μ V LSB（对于 1 V 满量程）
 - 垂直分辨率取决于光学模块的动态范围，范围从 80C07b（1 mW 满量程）的 <20 nW 到 80C10b（30 mW 满量程）的 <0.6 μ W

灵活配置

- DSA8300 支持最多 8 路同时采集信号
- 诸多光学、电气和附件模块，为您特定的测试需求提供支持

光学模块

- 全集成光学模块，支持从 155 Mb/s 到 100 Gb/s 的全部标准光学数据速率
- 经认可的光学参考接收器，符合强制标准符合性测试所指定的需求
- 光学带宽达到 >80 GHz
- 光学取样模块具有很高的光学灵敏度和低噪声以及很宽的动态范围，可以对短距离和长距离光通信标准进行精准测试和表征
- 完全校准的时钟恢复分辨率，无需手动校准数据传感损失
- 消光比测量经过校准，使用这种出厂校准选件的模块可将系统的消光比测量可重复性达到 <0.5 dB

电气模块

- 电气带宽达到 >70 GHz
- 电气取样器噪声很低（20 GHz 处为 280 μ V，60 GHz 处为 450 μ V，典型）
- 宽带可选择（模块 80e07、08、09、10），让用户能在取样器带宽和噪声之间进行折衷，实现最佳的数据采集性能
- 远程取样器（模块 80e07、08、09、10）或紧凑型取样扩展模块电缆，可将取样器放到接近待测设备的位置，从而将信号劣化降至最低
- 全球最佳性能的综合 TDR（10 ps 典型阶跃上升时间），实现优异的阻抗断续表征，将 S 参数测量的动态范围提高到 50 GHz

分析

- 标准分析功能：
 - 超过 120 种全套自动化测量，适用于 NRZ、RZ 和脉冲信号类型
 - 超过 80 种行业标准模板可进行标准化模板测试。可将新模板导入 DSA8300 来支持新出现的标准。此外，用户可定义自己的模板来进行自动化模板测试
- 垂直和水平直方图用于对采集波形进行统计学分析
- 垂直、水平和波形光标（测量）
- 通过 80SJNB 基本和高级软件应用选件来提供抖动、噪声、BER 和串行数据链路分析
- 通过 IConnect® 软件应用程序选件来提供高级 TDR 分析、S 参数测量、仿真模型提取和串行链路仿真功能

测试吞吐量高

- 取样的采样速率很高，可达每通道 200 kS/s
- 高效的编程接口（IEEE-488、以太网和本地处理器接入）实现很高的测试吞吐量

安装仪器

打开仪器包装，检查是否收到列为“标准附件”的所有物品。在线帮助中列出了推荐的附件和探头、仪器选件和升级模块。请访问 Tektronix 网站 (www.tektronix.com) 了解最新信息。

标准附件

附件	Tektronix 部件号
DSA8300 数字串行分析仪快速入门用户手册	071-2897-XX
初次发货时产品的可追踪校准证书	不可订购
商业回执卡	不可订购
Microsoft Windows 兼容键盘	119-B146-00
Microsoft Windows 兼容鼠标	119-6936-00
仪器前盖	200-4519-00
附件包	016-1441-00
触摸屏触针 (2)	119-6107-00
ESD 腕带，带 6 英尺 (1.83 米) 弹簧型软线	006-3415-04
DSA8300 产品文档套件 (光盘)	020-3082-XX
DSA8300 在线帮助 (应用软件的一部分)	不可订购
DSA8300 程序员在线帮助 (应用软件的一部分)	不可订购
DSA8300 产品软件安装包	020-3088-XX
DSA8300 操作系统恢复包	020-3089-XX
电源线	下订单时选择类型

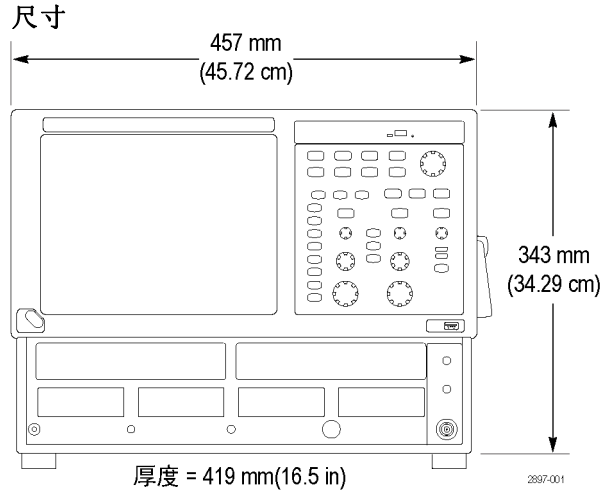
操作注意事项

以下内容列出与主机操作有关的规范。请参阅《DSA8300 数字串行分析仪技术规格和性能验证手册》了解完整的技术规格。

机械

间隙要求

- 上部、前部和后部：0 mm (0 in)
- 侧面：51 mm (2 in)
- 底部：19 mm (0.75 in)



重量

19.5 kg (43.0 lb.)。不包括任何附件或模块。

方向

将仪器放在手推车或工作台上。仪器应底面放置或采用后支脚。前支脚向下折起将仪器倾斜放置。

机架安装

提供一个可选的机架安装套件（选件 1R）。

环境

温度

10°C 到 +40°C

相对湿度

20% 至 80%，在 +40°C 或以下时最大湿球温度为 29°C

海拔高度

3,000 m (9,843 ft.)

电源

电源电压和频率

100 - 240 V_{RMS} ±10%，50 - 60 Hz 或者 115 V_{RMS} ±10%，400 Hz

功耗 最大 600 瓦特
典型, 240 瓦特 (满载); 160 瓦特 (主机上不带模块)

输入连接器

触发器直接输入范围 ± 1.5 V (直流 + 峰值交流) 最大输入电压

触发预定标输入绝对值最大输入 (典型) ± 1.1 V_{p-p}

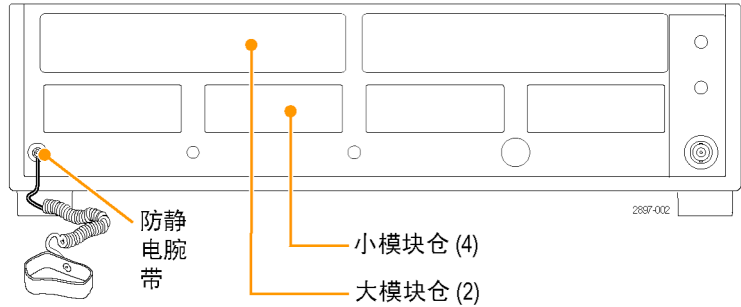
外部 10 MHz 参考输入 500 mV_{p-p} 至 5 V_{p-p} 交流, 耦合到 1 k Ω , ± 5 V 最大

安装模块



注意： 为避免损坏模块，运输仪器时不要安装模块。同时，模块还对静电放电（ESD）非常敏感。为防止 ESD 损坏，在安装和拆卸模块以及在模块输入上连接信号时始终要佩戴 ESD 腕带。禁止在仪器开机时安装或拆卸模块。

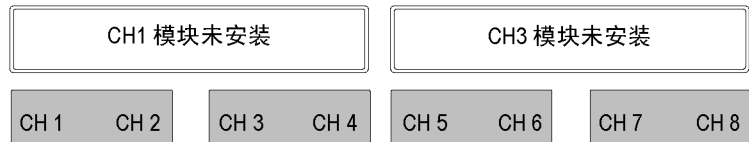
1. 在安装和拆卸模块时，始终要佩戴 ESD 腕带（已提供）。
2. 可以为总共 8 个输入安装两个大的取样模块和四个小的模块。



以下是典型的模块安装示例，显示了大仓通道和小仓通道之间的相互关系。

说明： 大仓模块仅从仓室取电，不使用任何小仓输入通道。

八通道：无大模块，四个小模块



六通道：两个大模块，两个小模块



七通道：一个大模块，安装在 CH3 仓内，三个小模块

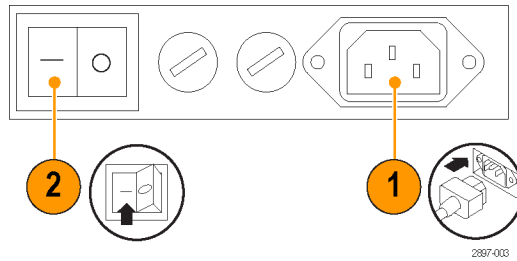


七通道：一个大模块，安装在 CH1 仓内，三个小模块

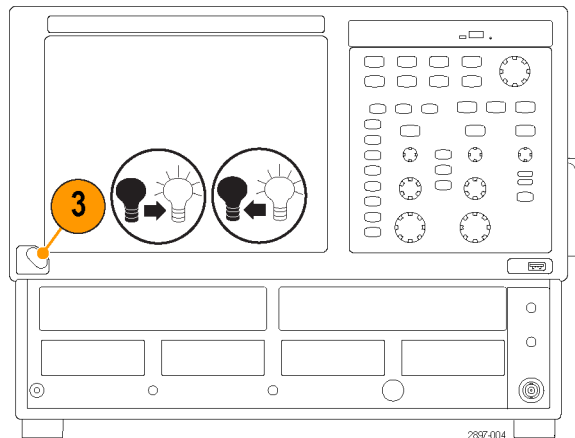


接通和断开仪器电源

1. 插入交流电源线。
2. 将市电开关切换到打开位置。



3. 用前面板电源按钮来打开和关闭仪器电源。

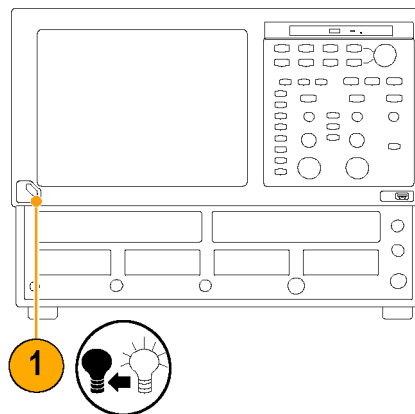


注意： 为防止损坏模块，不要在仪器开机时安装和拆卸任何模块。

添加第二台监视器

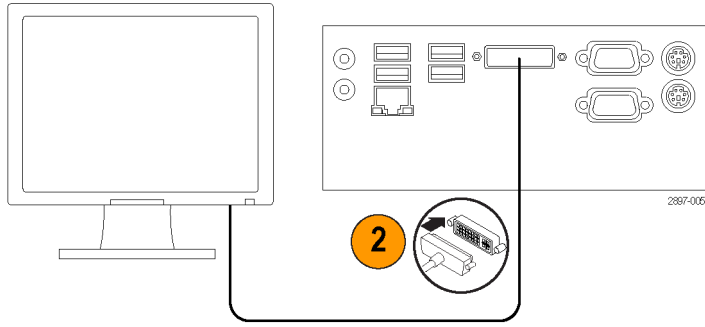
可以添加第二台监视器，从而有两个屏幕可用于查看仪器应用和读数。

1. 关闭仪器电源。

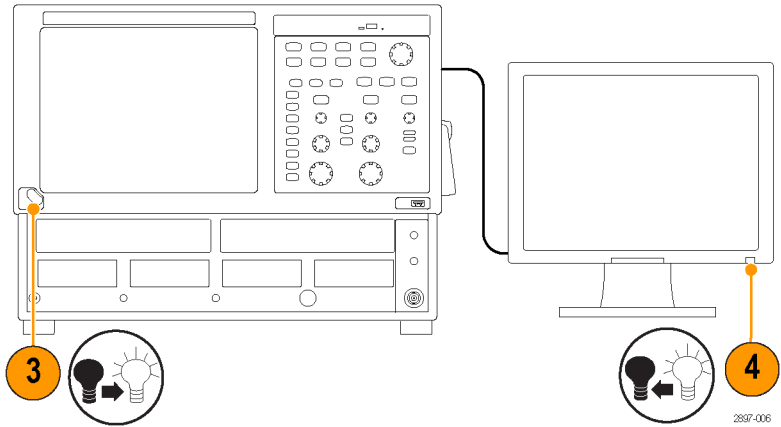


2. 从仪器后部的 DVI-I 输出视频端口将视频电缆（未提供）连接到外部监视器的 DVI-I 端口。

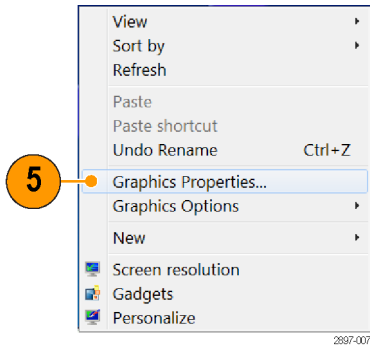
说明：用 DVI-I 至 SVGA 适配器（未提供）来连接 SVGA 监视器。



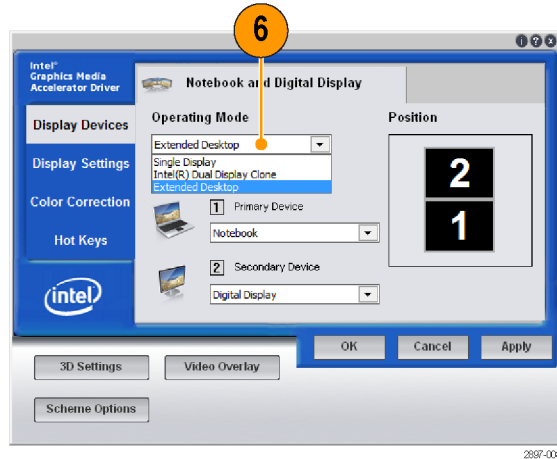
3. 接通仪器电源。
4. 打开外部监视器电源。仪器检测到外部监视器，并显示仪器屏幕上的内容。



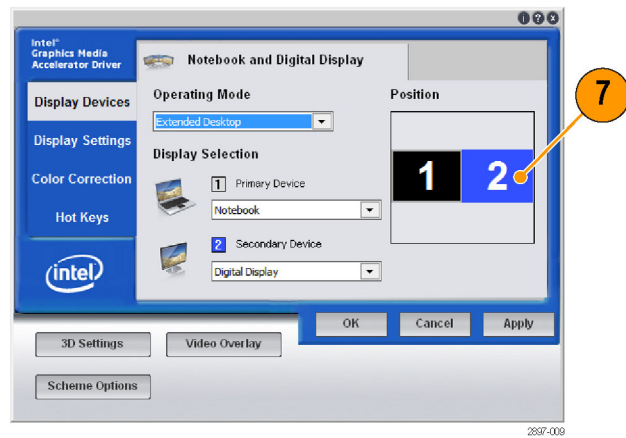
5. 将光标移到屏幕的空白区域，右键单击鼠标以打开上下文菜单，然后选择 **Graphics Properties**（图形属性）。



6. 从 **Operating Mode**（工作模式）列表中选择显示模式。



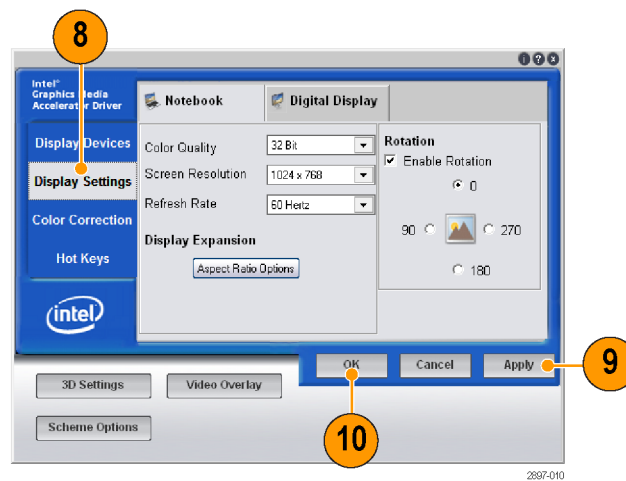
7. 如果使用扩展桌面，请在 **Position**（位置）窗格中单击外部监视器 2 框，将该监视器拖到与监视器 1 相对的监视器 2 的实际位置。



8. 单击 **Display Settings**（显示设置）选项卡，单击 **Digital Display**（数字显示）选项卡，用这里的字段设置监视器 2 的屏幕特点。

9. 单击 **Apply**（应用）。仪器实施选定的变更，然后提示保留变更（如果 **OK**（确定））或者 **Cancel**（取消）设置，返回到以前的设置。如果新设置正确，请单击 **OK**（确定）。大约 15 秒钟后，仪器会自动返回到以前的显示设置。

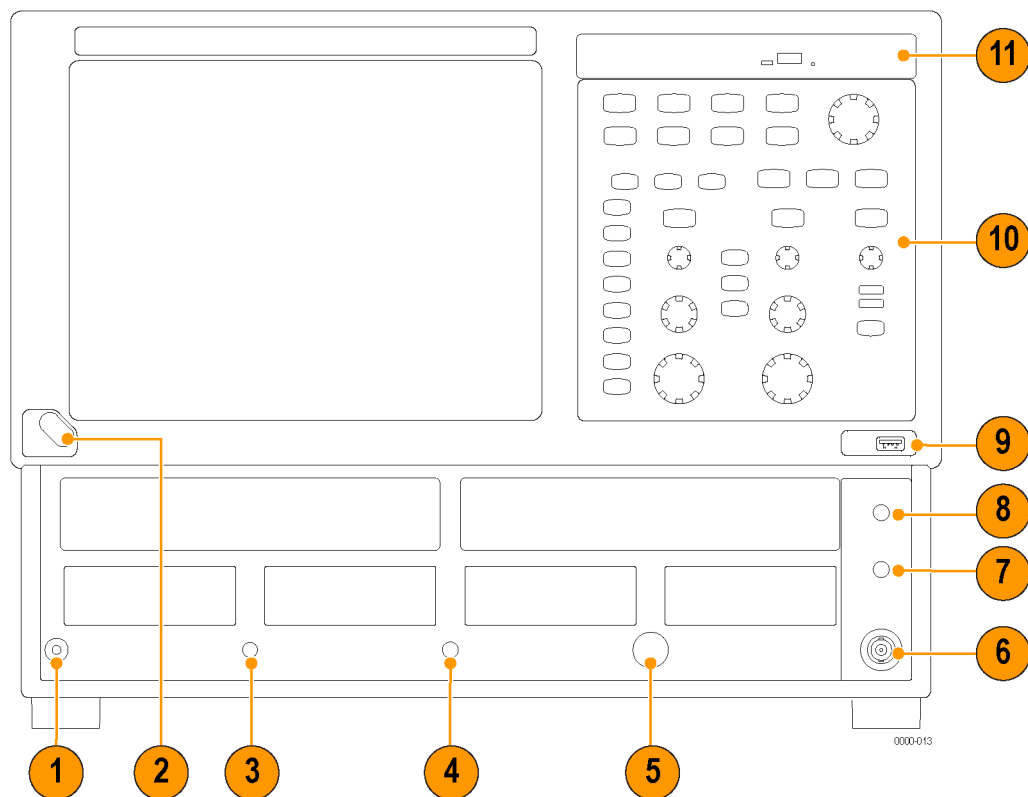
10. 单击 **OK**（确定）关闭 Intel Graphics Media Accelerator Driver（Intel 图形媒体加速器驱动程序）窗口。



认识仪器

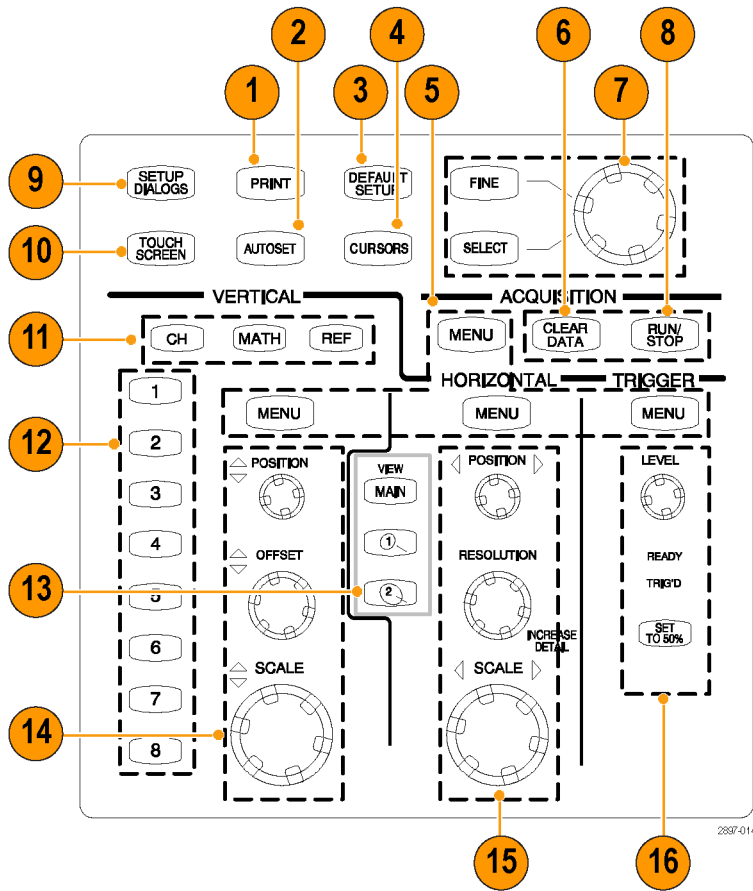
前面板

仪器的前面板可用来操作模块仓和控制面板。



1. 防静电连接终端 (1 M Ω)。
2. 开关。
3. 时钟输入/预定标触发输入。
4. 触发直接输入。
5. 触发探头电源。
6. 外部 10 MHz 参考输入。
7. 直流校准输出。
8. TDR 时钟输出信号。
9. USB 端口。
10. 控制面板。
11. DVD/CDRW 驱动器。

控制面板

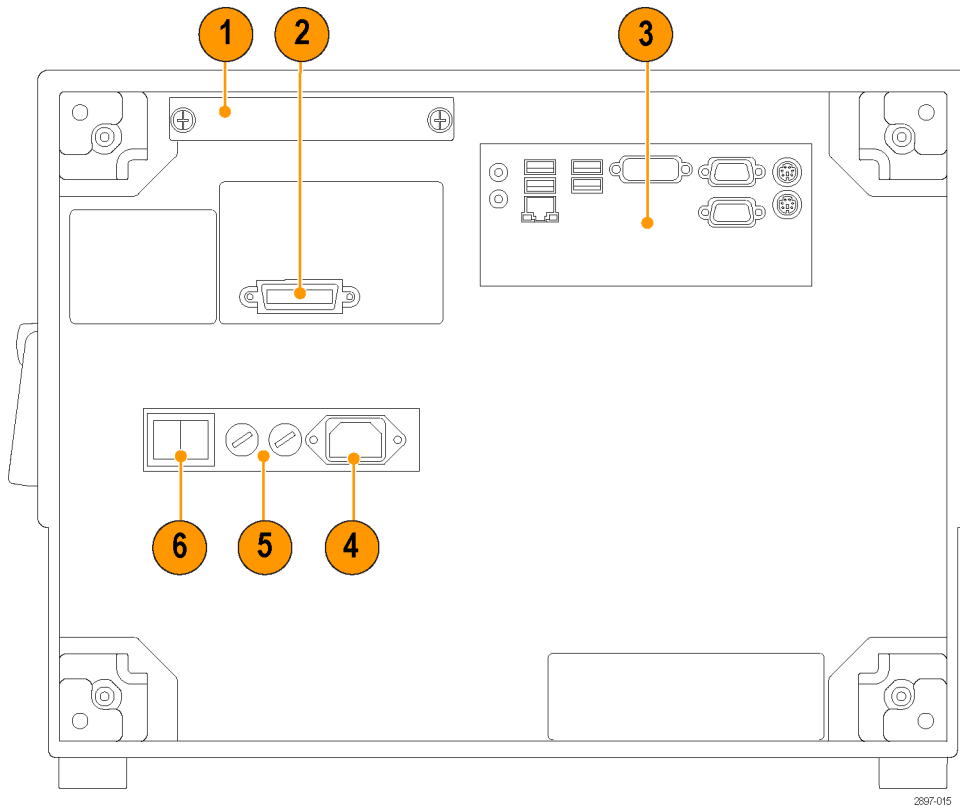


1. 访问打印对话框可打印显示内容。
2. 针对所选通道优化仪器设置以自动显示波形。
3. 快速将仪器恢复到默认控制设置。
4. 显示测量光标，并指定旋钮和 SELECT（选择）按钮来控制它们。
5. 菜单按钮可快速访问设置对话框来进行更加详细的设置。
6. 清除所有数据和测量结果。
7. 调节设置对话框中的大部分控件。按 SELECT（选择）按钮以选择活动光标（光标启用时）。按 FINE（精细）按钮可在正常和精细调节之间切换。
8. 启动和停止采集。
9. 显示 Setup（设置）对话框，可以对仪器进行全面设置。
10. 打开或关闭触摸屏。没有安装鼠标时，可使用触摸屏来控制 UI。
11. 选择波形类型（通道、参考或数学）在屏幕上显示或者调节（选定的按钮亮起）。
12. 按下通道按钮可选择并显示该通道的波形。亮起的按钮表示已选择并显示该通道的波形。按钮灯未亮起表示该通道未被选定。

13. 在显示的时基视图之间选择，或者显示并选择一个放大的时基视图。按选定的视图可将其关闭（除了主视图以外，主视图始终打开）。
14. 在垂直方向标定、定位和偏置选定的波形。
15. 在水平方向标定、定位和设置选定波形的记录长度。
16. 设置触发电平（仅适用于触发直接输入）并用灯来监视触发状态。

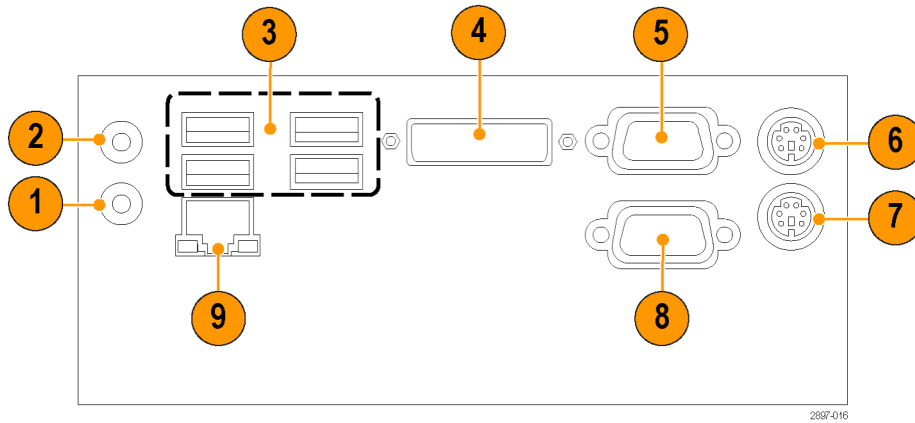
后面板

仪器后面板上可操作输入和输出连接器以及交流输入。



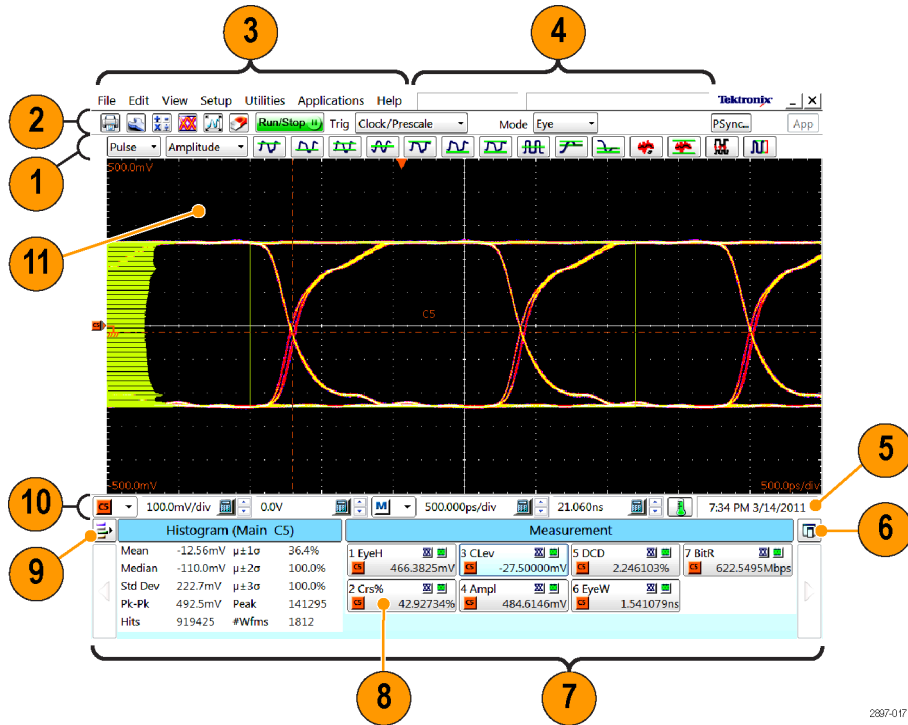
1. 可移动硬盘。
2. GPIB 端口。仪器在出厂时设置为收/发设备，可通过 GPIB 端口控制仪器。可将仪器更改为 GPIB 控制器，这样可通过 GPIB 端口来控制其他设备，或者将仪器设置为离线。请参阅仪器上安装的《程序员手册》。
3. 计算机 I/O 面板。（见第13页，*计算机 I/O 面板*。）
4. 交流输入。
5. 保险丝。
6. 市电电源开关。

计算机 I/O 面板。



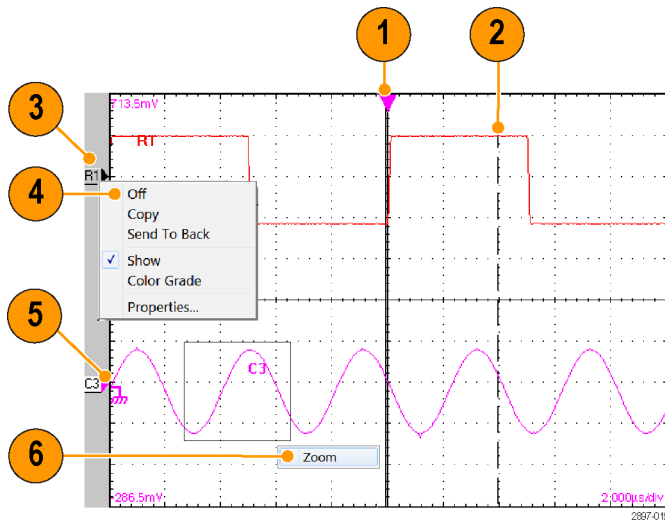
- | | | |
|-------------------------|----------|-------------|
| 1. 音频线路输出 | 2. 麦克风输入 | 3. USB 端口 |
| 4. 用于双监视器显示的 DVI-I 视频输出 | 5. COM1 | 6. PS2 (键盘) |
| 7. PS2 (鼠标) | 8. COM2 | 9. 局域网 |

用户界面



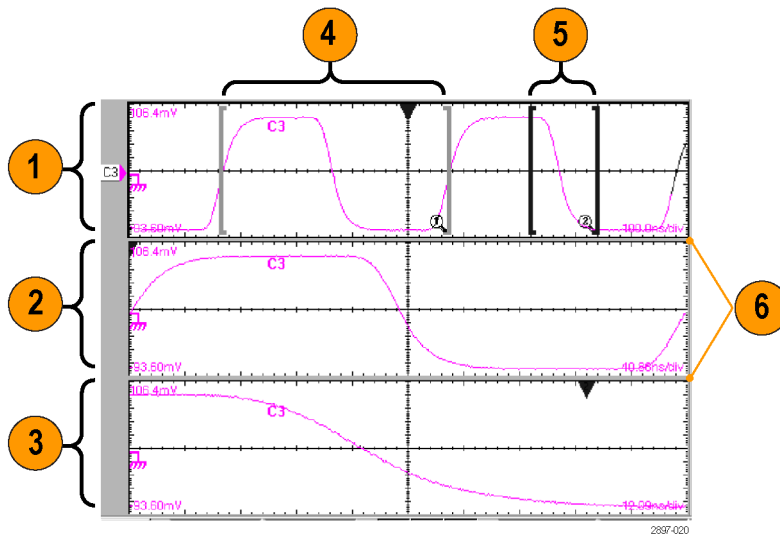
1. 测量栏。按信号类型访问自动化测量；单击测量按钮可测量选定的波形。
2. 工具栏。访问主要功能，包括打印、设置对话框、数学波形设置、波形数据库、自动设置、清除数据、采集模式、触发和应用程序。
3. 菜单栏。访问数据 I/O、打印在线帮助系统以及设置功能。
4. 状态栏。波形计数和触发/采集状态。
5. 系统时间/日期和补偿状态。
6. 读数固定。选择从应用程序中解除固定读数区域。
7. 读数区域。显示波形和测量细节。使用每端的箭头按钮可滚动内容。
8. 读数。右键单击读数可显示上下文菜单，了解该读数类别的其他设置。
9. 读数启用。打开或关闭读数类型（光标、直方图、模板、测量和波形）。
10. 控制栏。单击以选择波形（通道、数学或参考），并可快速访问调节用的刻度、偏置和位置控件。
11. 显示。包含实时、参考和数学波形以及直方图、光标和测试模板（如果启用）。

显示 - 单波形视图



1. 拖动水平参考移动一个点，波形围绕此点进行水平扩展或收缩。
2. 拖动光标可测量屏幕上的波形。
3. 垂直方向拖动波形图标以定位波形。
4. 右键单击波形或其图标以打开上下文菜单，内有设置控件和属性。
5. 拖动接地参考图标可向波形添加偏置。
6. 穿过波形区域拖动可将框内波形部分水平放大至完整屏幕宽度。

显示 - 放大的波形视图

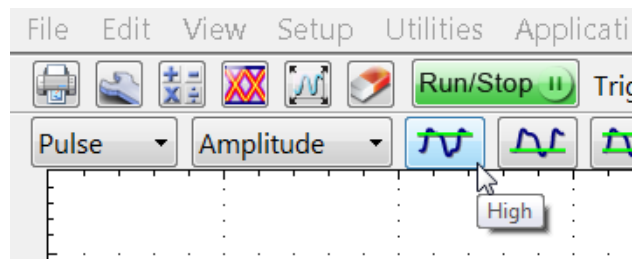


1. 主视图。
2. Mag1 视图。
3. Mag2 视图。
4. 拖动标记覆盖波形部分以显示在 Mag1 视图中。
5. 拖动标记覆盖波形部分以显示在 Mag2 视图中。
6. 在刻度之间拖动边界可垂直方向调整主视图、Mag1 和 Mag2 视图的大小。

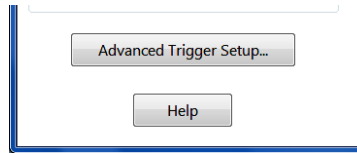
访问在线帮助

仪器上所有功能有关的详细信息都位于在线帮助内。

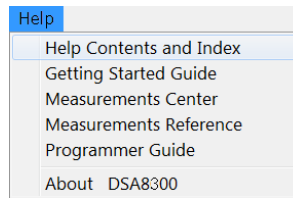
将鼠标光标放到某个控件上，例如菜单名称、菜单项、工具栏按钮或工具栏读数。帮助系统显示该控件的简短定义或说明（工具提示）。



对于详细的上下文概述，大多数对话框都有一个帮助按钮。单击该按钮可打开帮助系统，了解有关该对话框的信息。



选择 **Help (帮助) > Help Contents and Index (帮助目录和索引)** 打开完整的帮助系统。

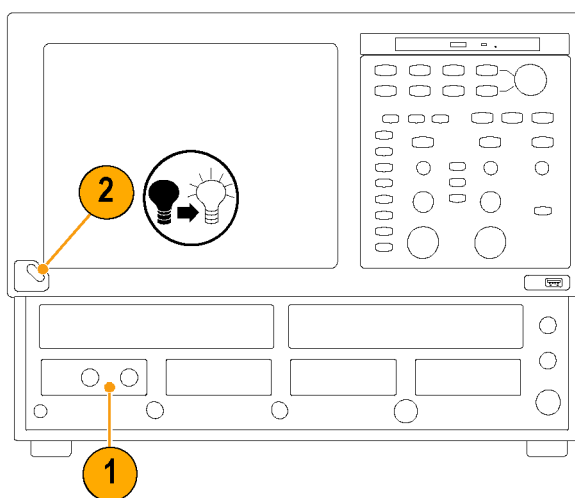


检查仪器

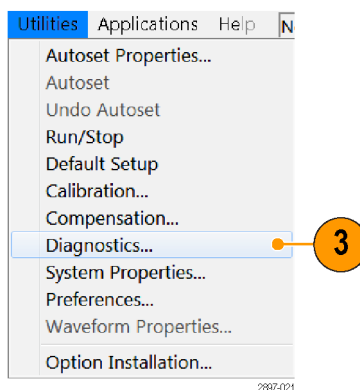
通过下列步骤来验证仪器的功能。有关完整的性能验证，请参阅《DSA8300 数字串行分析仪性能验证和技术规格手册》，可从 Tektronix 网站上下载这本手册。

验证内部诊断通过

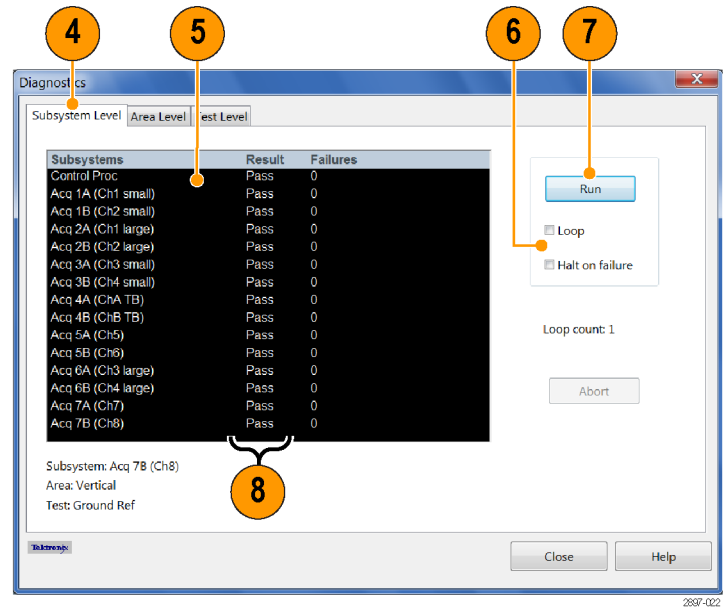
1. 安装所有要诊断的模块。
2. 打开仪器电源，等待 20 分钟的暖机时间。



3. 选择 Utilities (辅助功能) > Diagnostics (诊断)。



4. 选择 **Subsystem Level**（子系统级别）选项卡。
5. 单击第一个条目 **Control Proc**（控制程序）并向下拖动以选择其余条目，选中全部条目。所有条目都应被选中。
6. 确认 **Loop**（循环）和 **Halt on Failure**（出错时停止）框都未选中。
7. 单击 **Run**（运行）。
8. 确认所有测试在诊断完成后都会在状态栏显示 **Pass**（通过）。如果出现诊断错误，请联络当地 Tektronix 维修中心。



2837-022

优化测量精度

仪器提供几个可优化仪器精度的辅助功能：

- 信号路径补偿（SPC）可配置信号路径，以提高当前环境温度下的测量精度。
- 黑电平补偿可最大程度提高消光比及其他光学测量的精度
- 用户波长增益补偿可优化自定义输入信号的光学通道

信号路径补偿

信号路径补偿（SPC）可配置仪器和模块信号路径，在当前环境温度下进行准确测量。

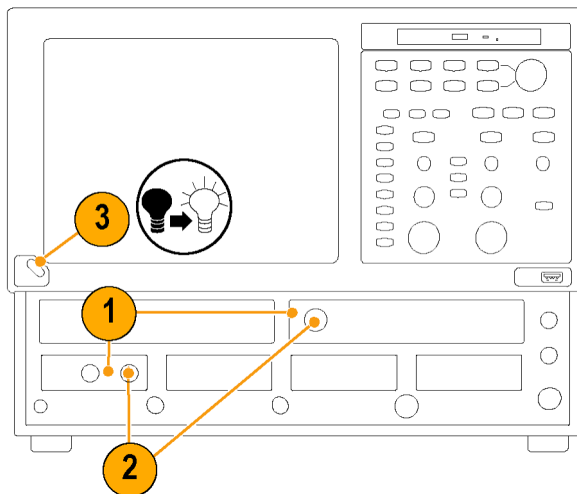
在以下情况下应运行 SPC：

- 将模块添加到仪器以后
- 添加或去掉模块的扩展电缆以后。
- 将模块移到其他插槽以后。
- 自上次信号路径补偿以来，环境温度已经变化超过 5℃。
- 以垂直刻度设置小于或等于 5 mV/格进行测量时。在这些情况下要每周执行一次信号路径补偿。否则，可能导致仪器不能达到对于那些伏/格设置所保证的性能水平。

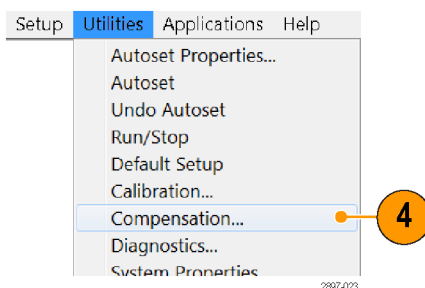
说明： 必须要保存补偿结果，否则仪器关机后会丢失。

在安装模块或者将模块移到其他仓以后，必须打开仪器电源，让温度（仪器和模块的温度）达到稳定平衡（通常为 20 分钟）。

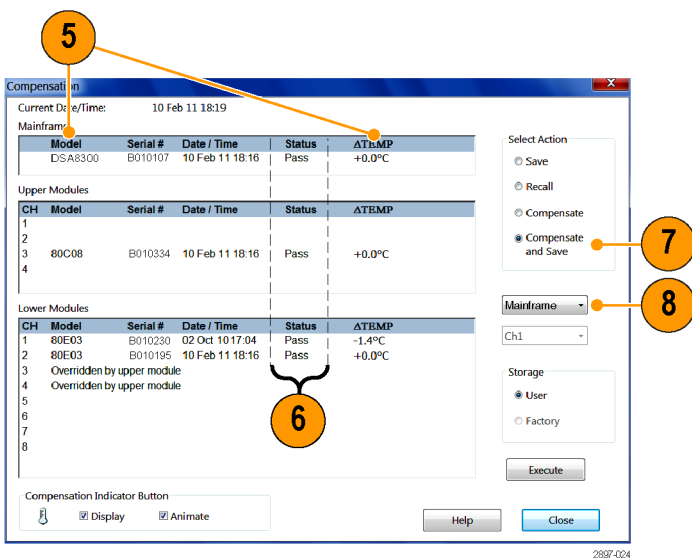
1. 安装所有要补偿的模块。
2. 安装所有终端和防尘盖。
如果电气输入上不安装 50 Ω 终端，可能会造成补偿失败或错误结果。
3. 打开仪器电源，等待 20 分钟的暖机时间。



- 选择 Utilities (辅助功能) > Compensation (补偿)

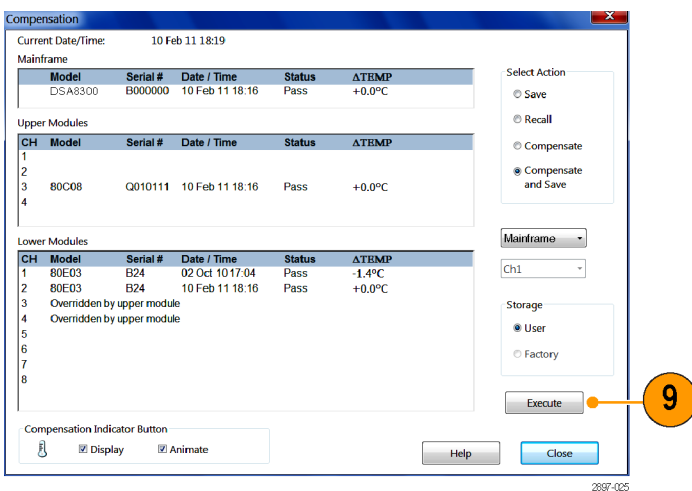


- 确认主仪器 (主机) 和所有已安装的模块都已列出。同时还列出自上次补偿以来的温度变化。
- 检查所有项目的状态以补偿变化, 从 Warm Up (暖机) 至 Pass (通过)、Fail (失败) 或 Comp Req'd (需要补偿)。
- 选择 Compensate and Save (补偿并保存) (默认)。
- 选择要运行补偿的项:



- Mainframe (主机) (默认选择), 仅补偿主仪器
- All modules (所有模块), 补偿所有已安装的模块通道
- Module (模块), 补偿选定模块的指定通道

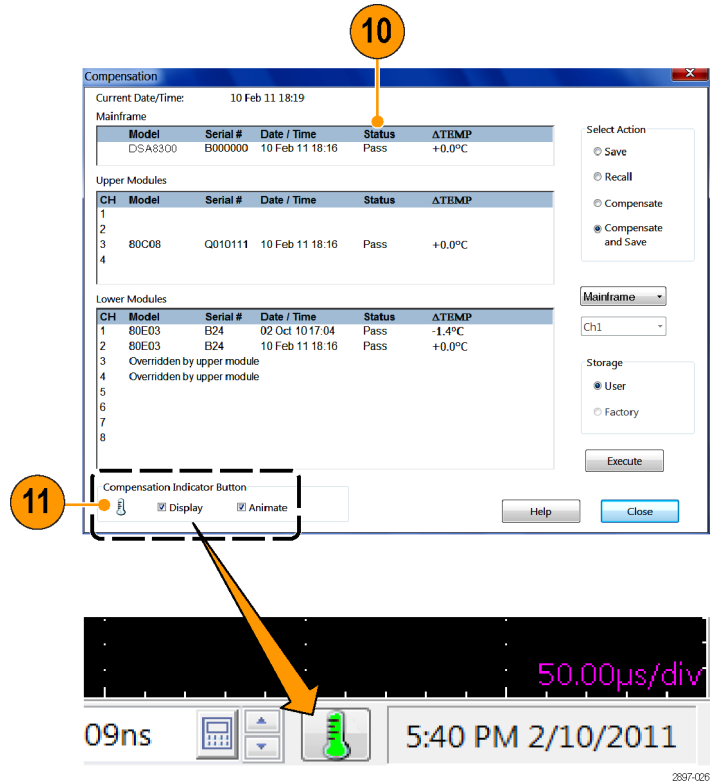
- 单击 Execute (执行)。
请遵照有关信号和触发输入和终端的屏幕说明, 这个过程中一定要遵守静电处理注意事项 (参阅取样模块的用户信息)。



10. 确认补偿例程通过。

如果状态为 **Fail**（失败），请再次运行补偿。如果继续为 **Fail**（失败）状态，模块或主机可能需要维修。

11. 使用补偿指示器按钮来显示或隐藏主显示器上的补偿指示器。绿色表示所有模块都已成功补偿。黄色表示仪器尚未完成 20 分钟的暖机时间。红色表示一个或多个模块需要补偿。



黑电平和用户波长增益补偿

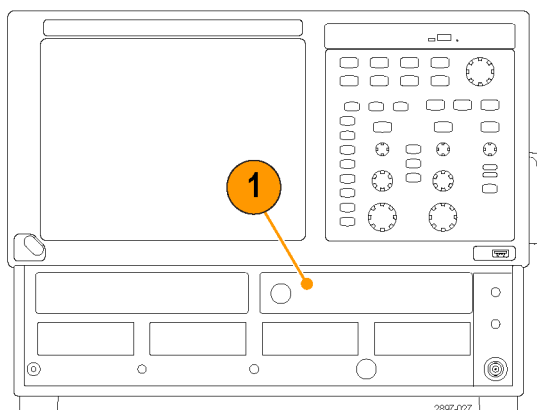
说明： 在运行黑电平或用户波长增益补偿之前，要先运行信号路径补偿程序。（见第20页，*信号路径补偿*）

这些程序仅适用于光学模块。

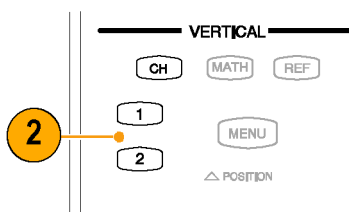
黑电平补偿可最大程度提高消光比及其他光学自动测量的精度。黑电平补偿执行模块补偿过程的一个子集。其设计非常快速，因此可以经常执行，就在执行测量之前执行。黑电平补偿不被保存，仅对于选定带宽或滤波路径以及内部光功率计有效。

用户波长增益补偿可优化自定义输入信号的光学通道。

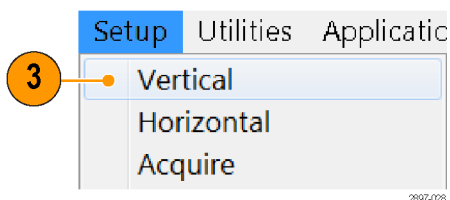
1. 在仪器内安装一个或两个光学取样模块。设置采集系统连续运行。



2. 选择要补偿的通道。



3. 选择 Setup (设置) > Vertical (垂直)。



要运行黑电平补偿，请执行以下操作：

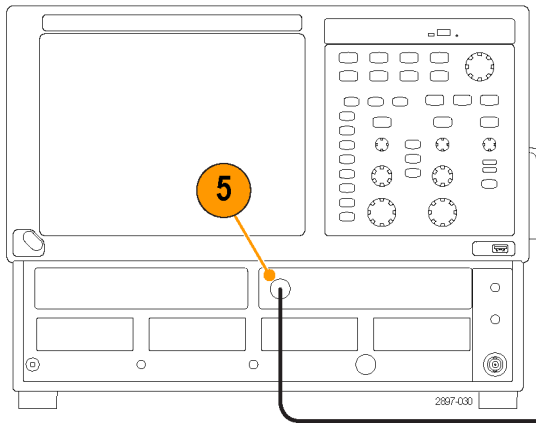
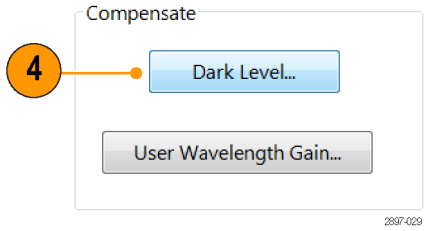
4. 在 Vert Setup (垂直设置) 对话框中，单击 Compensation (补偿) 下面的 **Dark Level** (黑电平) 按钮。按照显示幕上的指示进行操作。

说明： 需要从 Basic (基本) 对话框切换到 Optical (光学) 对话框来访问 Dark Level Calibration (黑电平校准) 按钮。

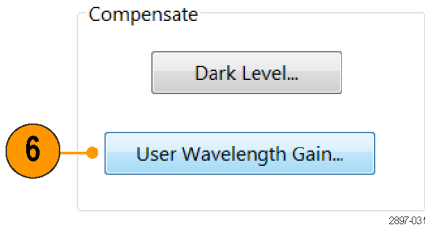
重复第 2 和第 4 步操作要补偿的其他光学通道。

要运行用户波长增益补偿 (适用于除出厂校准值以外的波长信号，典型为 850、1310 和/或 1550 nm)，请执行以下操作：

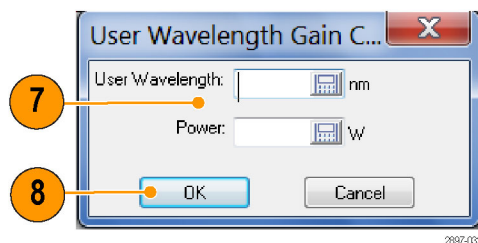
5. 使用单独校准过的平均光功率计来测量光信号源的功率。然后，用相同的光纤将信号连接到光学模块上。



6. 单击 Vert Setup (垂直设置) 对话框中的 **User Wavelength Gain** (用户波长增益) 按钮。



7. 在 User Wavelength Gain Compensation (用户波长增益补偿) 对话框中, 输入施加在通道上的信号的波长以及所测得的功率。
8. 单击 **OK** (确定) 即执行补偿。



采集

本节包含采集系统的概念和使用该系统的步骤。在线帮助中提供了详细信息。

设置信号输入

使用前面板按钮来设置仪器来采集信号。



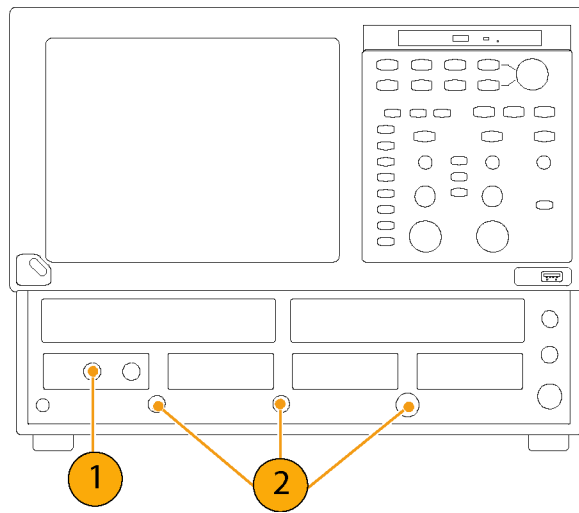
注意： 取样模块本身非常容易受到静电损坏。始终要按照取样模块用户手册中的说明，遵照静电安全程序和注意事项。

1. 使用正确的探头或连接方法将仪器连接到待测设备或信号上。请参阅用户手册了解所安装取样模块的连接要求。



注意： 将电缆连接到模块之前，将其对地放电。

2. 将合适的触发信号连接到仪器上。
(见第35页, *Triggers* (多个触发))

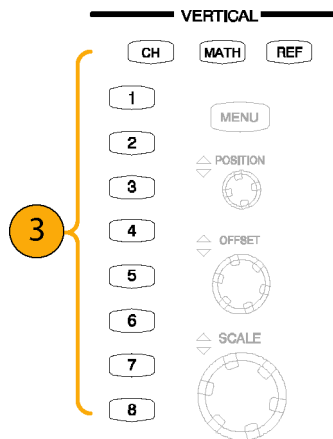


3. 按 CH 按钮 (变成琥珀色) 以指定波形按钮 (1 - 8) 来操作通道波形。然后选择正确的波形按钮。

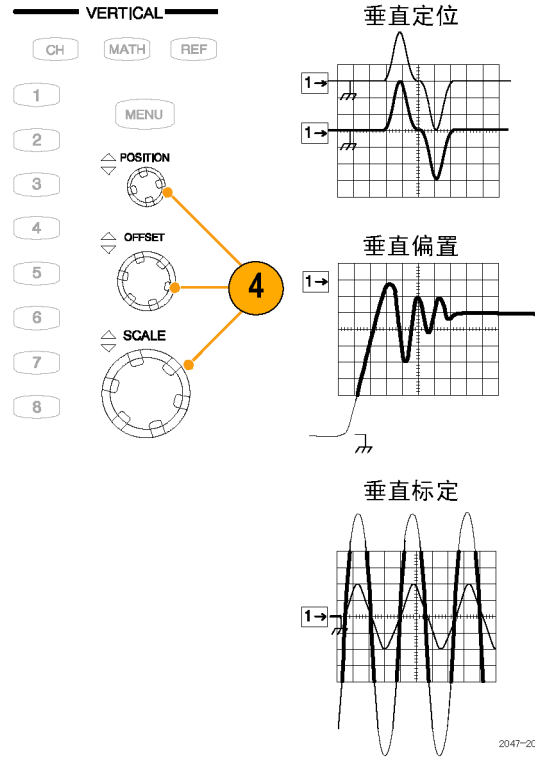
通道打开时其波形按钮会亮起, 当打开但未选定时按钮为绿色, 当打开并且选定时按钮为琥珀色。

按 **MATH** (数学) 按钮将波形按钮指定给数学波形。如果选定的数学波形未定义, 仪器将打开 Define Math (定义数学) 对话框。

按 **REF** (参考) 按钮将波形按钮指定给参考波形。如果通道中未加载参考波形, 则出现 Recall Waveform (调出波形) 对话框。

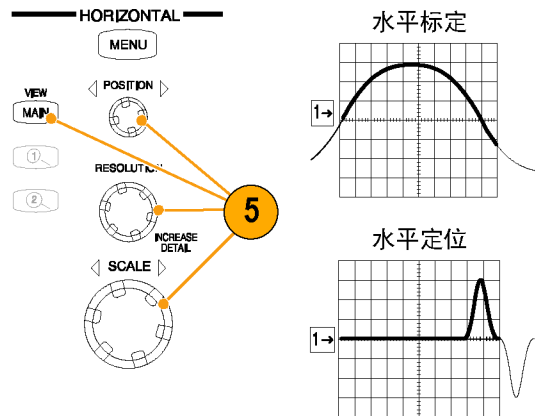


4. 使用垂直方向的 **Position**（位置）、**Offset**（偏置）和 **Scale**（刻度）旋钮来调整选定波形的垂直参数。



5. 按 **View Main**（主视图）按钮以确保选定了主时基视图。

使用水平方向的 **Position**（位置）、**Resolution**（分辨率）和 **Scale**（刻度）旋钮在屏幕上标定和定位波形，并设置取样速率。

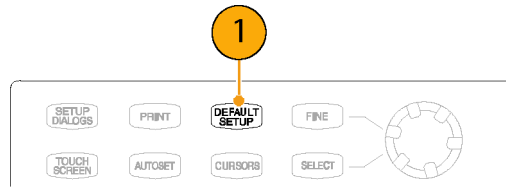


快速提示

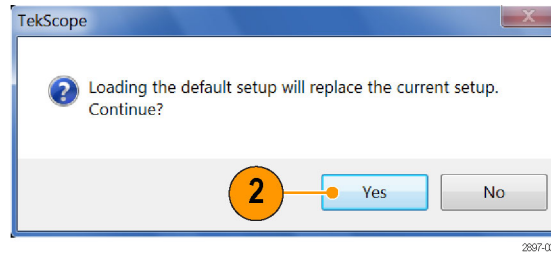
- 可使用鼠标指针（或触摸屏）单击波形光迹或其参考指示器将其选中。
- 按 **AUTOSET**（自动设置）可快速设置仪器参数，并基于输入信号显示一个波形。
- 在使用触发直接输入连接器时如果需要，请按 **Trigger**（触发）控件中的 **Set to 50%**（设为 50%）来稳定显示。

使用出厂默认设置

1. 要快速返回到出厂默认设置，请按 **DEFAULT SETUP**（默认设置）。



2. 单击 **Yes**（是）恢复设置。



2897-033

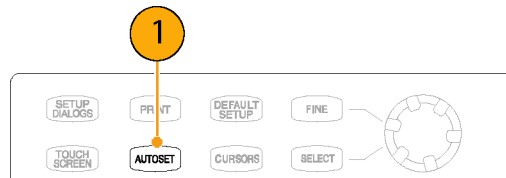
使用自动设置

使用 **Autoset**（自动设置）来自动设置仪器的垂直、水平和触发参数，并基于输入信号的特征显示一个波形。

说明： 在进行自动设置之前，确定信号的输入通道已经打开并被选定。

1. 按 **AUTOSET**（自动设置）按钮执行自动设置。

在显示一个或多个通道时如果使用自动设置，仪器将使用选定通道进行水平标定。在垂直方向，所有在用的通道都会单独标定。



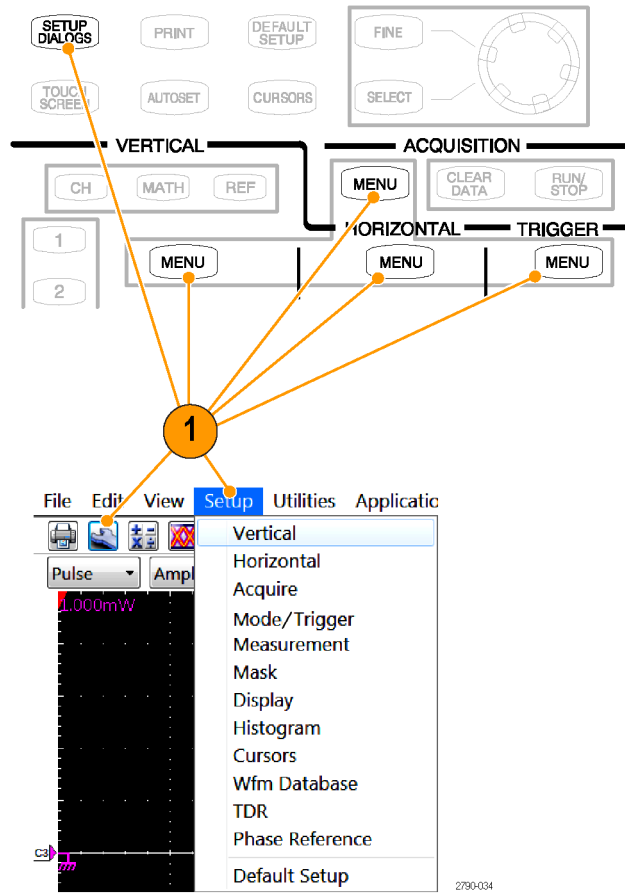
快速提示

- 如果仪器没有自动设置信号，请选择 **Setup（设置） > Horizontal（水平）**，单击 **Comm Standard**（通信标准），然后选择信号类型。然后再次按下 **Autoset**（自动设置）按钮。
- 选择 **Utilities（辅助功能） > Define Autoset（定义自动设置）** 更改自动设置属性。

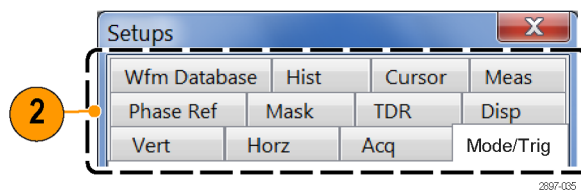
访问设置对话框

Setup（设置）对话框是设置仪器参数的主要控件，例如模式/触发、水平、垂直、采集、光标、直方图、显示和模板。

1. 通过前面板按钮、Setup（设置）菜单项或者 Setup（设置）按钮可访问 Setup（设置）对话框。



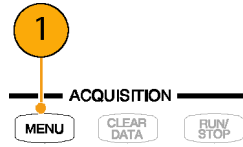
2. 单击选项卡在 Setup（设置）对话框之间进行选择。



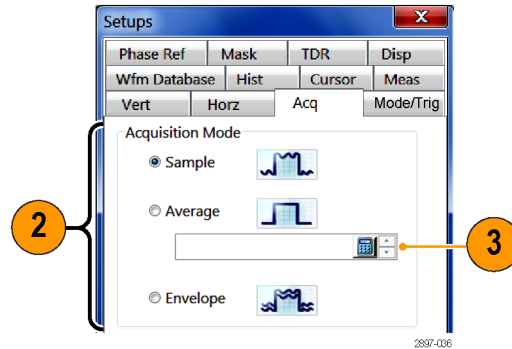
更改采集模式

使用后面的程序来设置数据采集模式，指定采集的开始和结束方法。

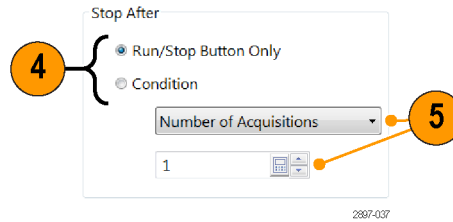
1. 按 Acquisition（采集）部分的 **MENU**（菜单）按钮以显示 Acq Setup（采集设置）对话框。



2. 选择采集模式。
3. 对于平均模式，输入要平均的取样个数。

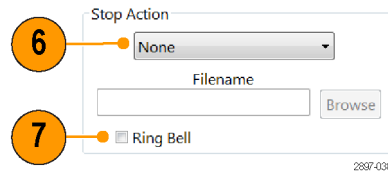


4. 通过选择 **Run/Stop Button Only**（仅运行/停止按钮）或者 **Condition**（条件），设置 Stop After（之后停止）模式和动作。



5. 如果选择了 Condition（条件），请从下拉列表中选择停止的条件。如果条件需要计数，请输入计数。

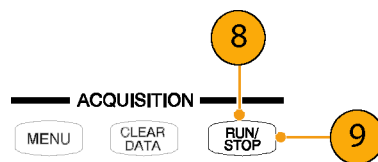
6. 如果选择了 **Print to File**（打印到文件）或 **Save all Waveforms**（保存全部波形），请输入文件名。



7. 如果希望仪器在采集停止时发出声响，请选择 **Ring Bell**（响铃）。

说明： 必须在仪器上连接外部扬声器才能在停止条件发生时听到声响。

- 按 RUN/STOP（运行/停止）开始采集。
- 再次按 RUN/STOP（运行/停止）停止采集。



快速提示

- Run/Stop（运行/停止）同时出现在前面板和触摸屏上。
- 如果 Stop After（之后停止）设为 Condition（条件），则按 RUN/STOP（运行/停止）只会在满足原始条件时运行一次采集。需要按 CLEAR DATA（清除数据）才会再次满足条件。

波形数据库

说明： 某些测量需要使用波形数据库。仪器自动设置测量系统来使用波形数据库（如果可用）。

有四个可用波形数据库可用于测量、直方图计算、模板测试以及生成密度风格的分级显示。波形数据库可自动分配用于测量、直方图和模板测试。

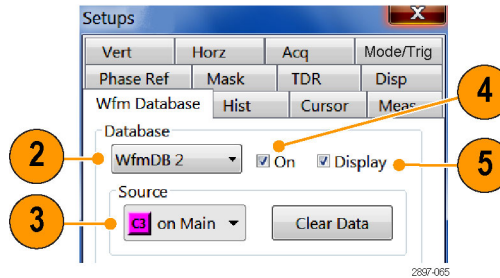
1. 从主菜单中选择 **Setup（设置） > Wfm Database（波形数据库）**。

2. 从 Database（数据库）下面的下拉菜单中，从提供的四个数据库中选择一个。

3. 单击 **Source（源）** 按钮以选择波形信号源。

4. 单击 **On（打开）** 开始从选定的信号源累积数据。

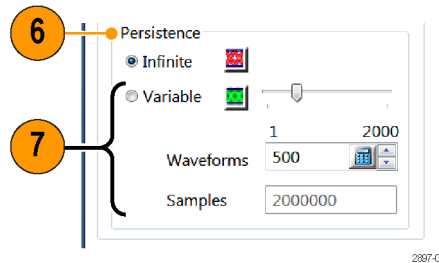
5. 单击 **Display（显示）** 以打开波形数据库的显示。



6. 选择选定波形的余辉模式。

7. 如果选定 Variable（可变）余辉，则可以指定波形数据库中包含的波形个数。

以下显示选项将影响所显示的全部波形数据库：

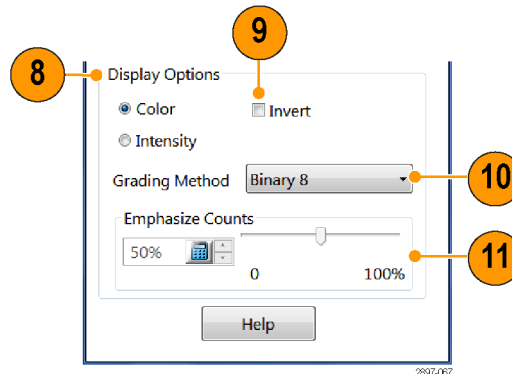


8. 单击一个分级显示选项。

9. 单击 **Invert（反转）** 可对每个分级部分反转密度/色彩指定，突出最少出现的像素。

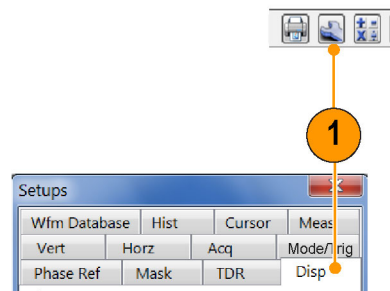
10. 从四种分级方法中选择一种。

11. 如果选择两种突出分级方法中的一种，请滑动 **Emphasize Counts（突出计数）** 百分比控件，即可指定要突出的计数范围。



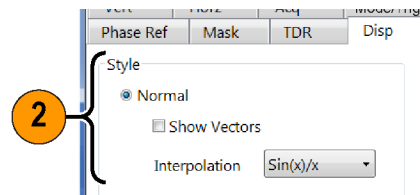
设定显示样式

1. 单击 Setup（设置）按钮，然后单击 Disp（显示）选项卡。



2. 选择一种波形显示样式。

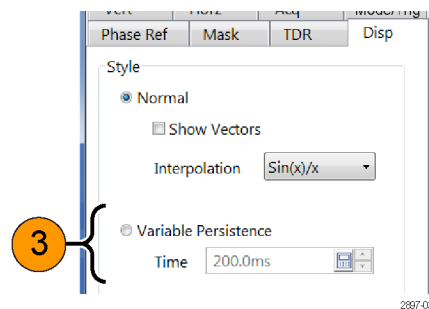
Normal（正常）将选择显示，不含采集数据余辉。使用正在进行的采集所得新数据来显示波形，替代以前采集中所得的数据。



Show Vectors（显示矢量）将打开波形点之间的连线，取消选择它将仅显示点。

- **Sin(x)/x interpolation**（Sin(x)/x 内插）将使用曲线拟合来计算所采集取样之间的记录点。
- **Linear interpolation**（线性内插）将使用直线拟合来计算所采集取样之间的记录点。

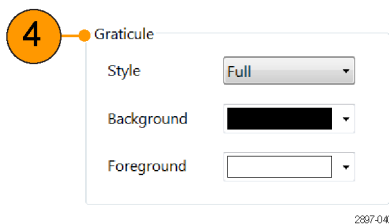
3. **Variable Persistence**（可变余辉）将数据持续一段指定的时间。随着新波形记录的采集，新的波形显示将积累数据，但会连续替代最早的数据。设置去除最早数据的时间。



Infinite Persistence（无限余辉）将使数据持续至更改控制或者明确清除数据为止。随着仪器采集新数据，波形显示将积累数据，形成数据在所有时隙中的累积。

Infinite Persistence

4. 使用 Graticule（格线）设置来选择格线样式和颜色以及屏幕背景。



Triggers (多个触发)

本节包含触发系统的概念和使用该系统的步骤。在线帮助中提供了详细信息。

触发概念

触发事件

当触发源（触发电路监视器的信号）以指定的方向（触发斜率）穿过指定的电压电平时，即发生触发事件。触发事件设置波形记录中的时间零点，所有输入上的全部取样波形都相对于该事件进行测量。

当触发事件发生时，仪器采集所有活动（选定）信号的一个取样。当下次触发事件发生时，仪器采集下一个取样。这个过程继续进行，直到整个记录都被采集的取样所填充。如果没有触发，仪器不会采集任何取样。取样示波器的行为不同于实时采集系统，后者从单个触发事件中采集完整的波形记录。

触发源

触发源设置的是信号源，触发系统监视该信号源是否发生触发事件。信号源可以是：

- 用于采集光学或电学串行数据流的时钟信号。时钟信号源可以是仪器内部或外部的信号。
 - 外部时钟输入/预定标触发。将触发信号连接到前面板连接器上。对于 150 Mb/s 到 15 Gb/s（通常会工作至最高 20 Gb/s）的时钟可保证触发。
 - 内部时钟恢复触发。此触发源可以是装有时钟恢复选件的光学取样模块，或者专用的电学时钟恢复模块。可用的时钟恢复触发速率取决于取样模块。例如，带有选件 CR4 的 80C08C 光学取样模块为 8.5 Gb/s 至 12.5 Gb/s 之间任何数据速率（标准或自定义）提供内部时钟恢复触发。
- 仪器 TDR 时钟，带有可选择的 TDR 阶跃重复速率。仪器前面板上的 TDR CLOCK OUT 连接器提供 TDR 时钟的复制，
- 连接至外部触发直接输入的低重复速率信号（直流至 3 GHz）。虽然这种触发源可以用于采集速率在 3 Gb/s 以下的串行数据信号，其主要用途是用于低重复速率（<150 MHz）信号，或者用于输入触发信号需要附加调整时的信号（例如触发电平、斜率，等等）。这种灵活性是以仪器抖动升高为代价的。
- 用于信号自由运行采集的内部时钟。（由于采集的信号与触发不同步，这种触发源主要用于查找信号或时钟，并向数据或触发应用相应的偏置以获得正确的同步波形采集。）

触发模式

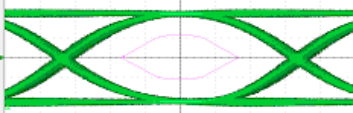
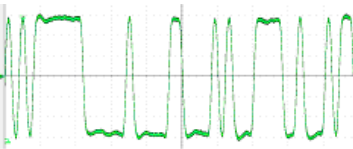
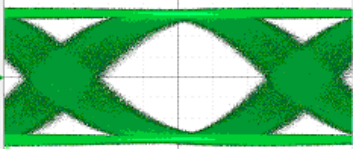
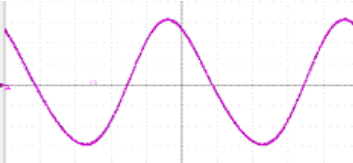
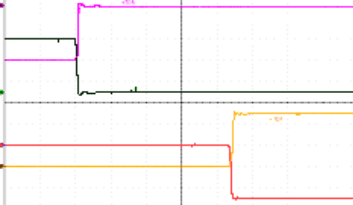
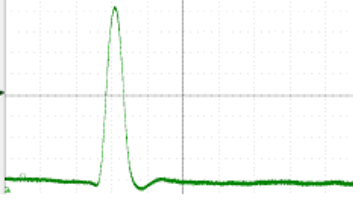
当选择时钟源（不论是内部时钟恢复还是外部时钟输入/预定标触发输入）作为触发源时，必须选择触发模式。可用的触发模式包括 Eye（眼图）、Pattern（模式）和 Other（其他）：

- 如果所采集的信号与选定的时钟源同步，希望将采集的数据显示为“眼图”叠加在所有采集的数据位上，且数据抖动的时钟最低，则选择 **Eye**（眼图）模式。
- 如果所采集的信号与选定的时钟源同步，希望将单独的位显示为“比特流”，且数据抖动的时钟最低，则选择 **Pattern**（模式）模式。

说明： 如果仪器上装有 ADVTRIG 选件，则仅提供这种模式。

- 如果所采集的信号与选定时钟源同步，希望显示采集数据能够表现出任何时钟调制（例如时钟频谱扩展）的影响，则选择 **Other**（其他）模式。

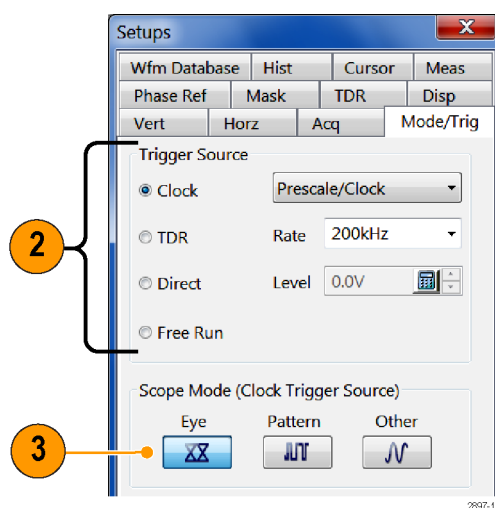
表 1: 基于应用的触发模式

应用程序	波形显示	触发源/模式
光学或电学串行数据 (NRZ) 模板和参数测试 (最小抖动)		<ul style="list-style-type: none"> ■ 触发源：时钟输入/预定标触发输入或内部时钟恢复 ■ 时钟触发模式：Eye (眼图)
光学或电学串行数据模式分析 (包括 JNB 分析)		<ul style="list-style-type: none"> ■ 触发源：时钟输入/预定标触发输入或内部时钟恢复 ■ 时钟触发模式：Pattern (模式) (这种工作模式需要高级触发选件 ADVTRIG)。支持的最大模式长度 = 2²³。
光学或电学串行数据 (NRZ) 模板和参数测试 (无时钟调制影响 - SSC)		<ul style="list-style-type: none"> ■ 触发源：时钟输入/预定标触发输入或内部时钟恢复 ■ 时钟触发模式：Other (其他)
时钟信号分析		<ul style="list-style-type: none"> ■ 触发源：时钟输入/预定标触发输入或内部时钟恢复 ■ 时钟触发模式：Eye (眼图)
TDR/TDT 和 S 参数分析		<ul style="list-style-type: none"> ■ 触发源：TDR
低重复速率信号		<ul style="list-style-type: none"> ■ 触发源：外部直接触发输入

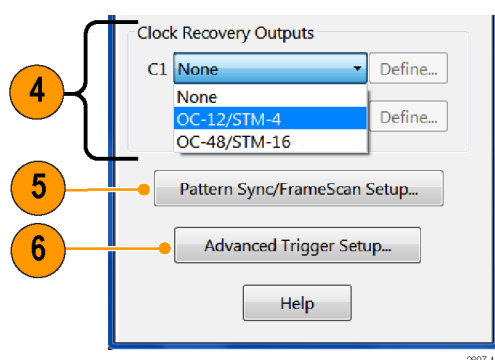
设置触发控件

几乎所有的触发参数都在 Mode/Trig Setup (模式/触发设置) 对话框中设置。

1. 按 Trigger (触发) 部分的 MENU (菜单) 按钮以显示 Mode/Trig Setup (模式/触发设置) 对话框。
2. 选择触发源。
3. 如果触发源是 Clock (时钟), 则选择 Scope Mode (范围模式)。



4. 用 Clock Recovery Outputs (时钟恢复输出) 字段来选择测量标准, 并定义相应模块上的时钟恢复参数。
5. 单击 Pattern Sync/FrameScan Setup (模式同步/FrameScan 设置) 来设置模式同步、自动同步和 FrameScan 参数。(见第38页, 设置模式同步和 FrameScan 控件)



6. 单击 Advanced Trigger Setup (高级触发设置) 可设置触发电平、斜率、释抑和其他触发参数。

快速提示

- 如要选择 Clock (时钟) > Prescale/Clock (预定标/时钟) 作为触发源, 需要将合适的触发信号连接到 CLOCK INPUT/PRESCALE TRIGGER (时钟输入/预定标触发) 输入连接器上。
- 如果选择 Clock (时钟) 触发源, 则也要选择 Scope Mode (范围模式) (Eye (眼图)、Pattern (模式) 或 Other (其他))。
- 如果仪器上安装了高级触发选件 ADVTRIG, 则仅提供 Pattern (Scope Mode) (模式 (范围模式)) 触发。
- 如果选择 Pattern (Scope Mode) (模式 (范围模式)), 请使用 Pattern/Sync/FrameScan Setup (模式/同步/FrameScan 设置) 对话框来指定模式特点。
- 选择 Clock Recovery (时钟恢复) 触发源需要带有时钟恢复的模块。从下拉菜单中或者用户指定的范围控件中选择时钟恢复标准。

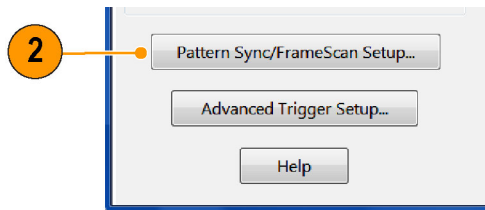
- 选择 TDR 作为触发源将使用 Rate (速率) 控制中的时钟频率设置。
- 选择 Direct (直接) 作为触发源需要将相应的触发信号连接到 DIRECT INPUT (直接输入) 连接器。
- 只有当触发源设置为 Direct (直接) 时, Level (电平) 控制才有用。

设置模式同步和 FrameScan 控件

说明: 只有当仪器装有 ADVTRIG 选件并且设置为 Pattern Trigger (模式触发) 模式时, 模式同步控件才可用。

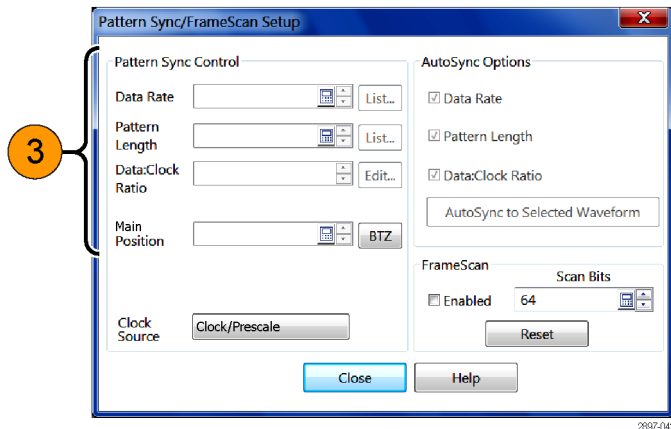
1. 选择 Setup (设置) > Mode/Trigger (模式/触发)。

2. 单击 Pattern Sync/FrameScan Setup (模式同步/FrameScan 设置)。

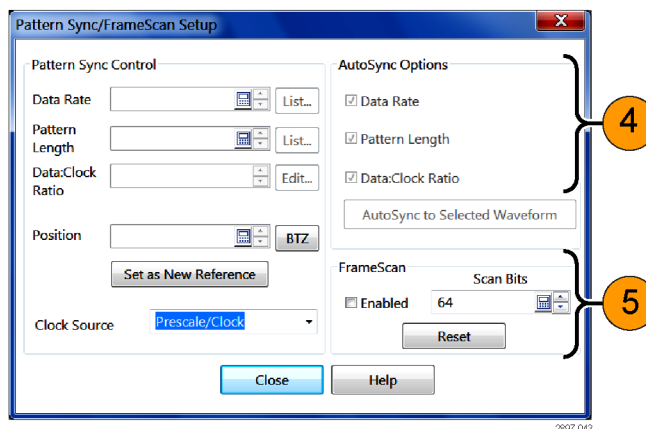


3. 选择模式同步的参数:

- 选择 Data Rate (数据速率) (位速率) (默认值为 2.48832 Gb/s)。
- 选择 Pattern Length (模式长度) (默认值为 127)。
- 选择 Data:Clock Ratio (数据与时钟比) (默认值为 1:1)。
- 设置主时基延迟位置。这个控件与 Setup (设置) > Horizontal (水平) 选项卡中的控件相同。



- 使用 AutoSync 功能可自动检测所施加数据和时钟信号的数据速率、模式长度和/或数据时钟比（数据至取样模块通道，时钟至时钟/预定标触发输入，或者来自内部时钟恢复源）。
- 启用 FrameScan 可自动扫描整个模式（或者模式的部分）。
这个 FrameScan 控件与 Horizontal Setup（水平设置）对话框中的 FrameScan 控件相同（改动一个会影响到另外一个）。



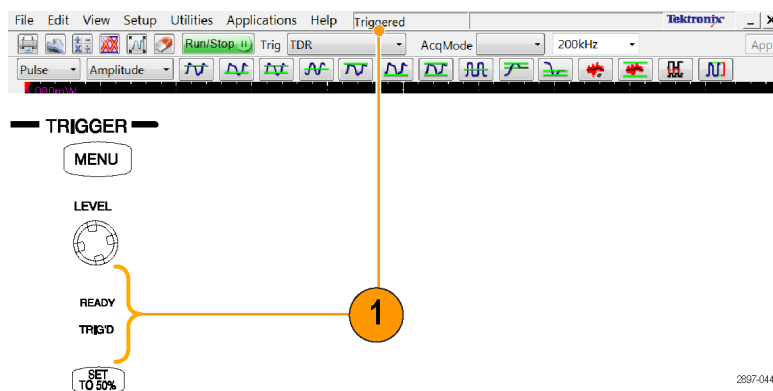
快速提示

- 如果仪器中的高级触发选项（ADVTRIG）未启用或者触发源模式不是 Pattern（模式），则所有模式同步控件被禁用（灰掉）。
- Pattern Sync（模式同步）对话框中的 Data Rate（数据速率）与 Horizontal setup（水平设置）对话框中的 Bit Rate（位速率）控件相联系。更改一个会影响到另一个。
- 如果所输入的数据速率不是 Horizontal Setup（水平设置）中选定的通信标准的速率，通信标准将更改为 **User**（用户）。
- 为获得最高可靠性和速度，尽可能多地手动输入控件值。取消选中 AutoSync Options（AutoSync 选项）区域中的控件值可启用手动输入。

检查触发状态

可从前面板以及应用程序状态栏中检查触发的状态。状态栏还显示波形计数。

- 检查 READY（就绪）和 TRIG'D（已触发）前面板控件以确定触发状态，或者观察应用程序中的触发状态。



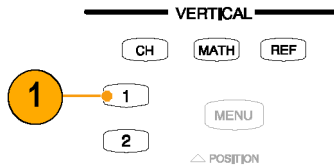
波形测量

仪器具有自动测量（带统计功能）、光标、直方图和波形数学处理，可帮助分析波形。这一节包含分析波形的概念和过程。有关详细信息，请参阅在线帮助。

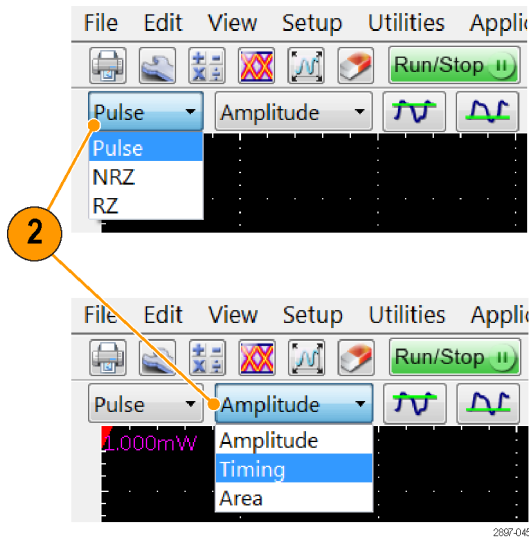
进行自动测量

自动化测量分为波形类型（脉冲、NRZ（不归零制）和 RZ（归零制））和测量类别（幅度、时间和面积）。

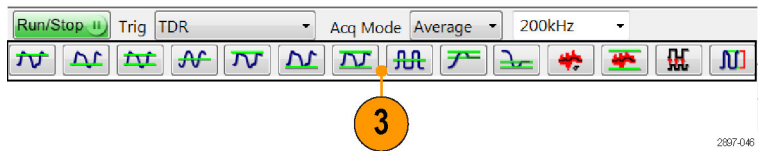
1. 选择要测量的波形。可测量通道、参考或数学波形。



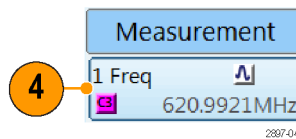
2. 从 Measurement（测量）栏上的按钮选择波形类型和类别。



3. 单击 Measurement（测量）工具栏上的测量按钮。仪器显示所选波形类型和类别的最常用测量。也可从 MEAS Setup（测量设置）对话框中访问所有测量类型。

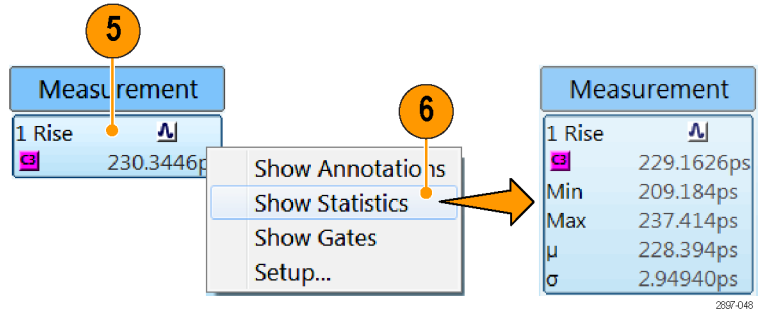


4. 在测量读数中读取结果。



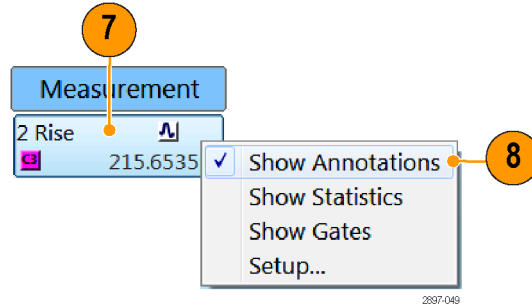
要查看统计数据，请执行以下操作：

5. 右键单击任何测量读数以显示其上下文菜单。
6. 选择 **Show Statistics**（显示统计）即可在测量读数中显示测量统计数据。

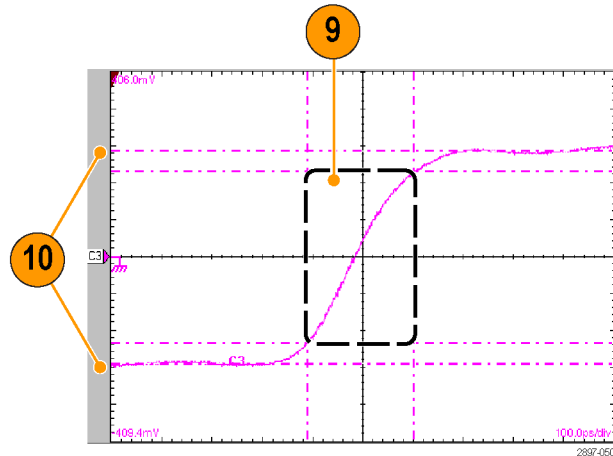


要显示测量注释，请执行以下操作：

7. 右键单击任何测量读数以显示其上下文菜单。
8. 选择 **Show Annotations**（显示注释）即可显示注释来表示正在测量的波形部分以及该测量的参考电平。



9. 注意正在测量的波形部分。
10. 注意测量的参考电平。

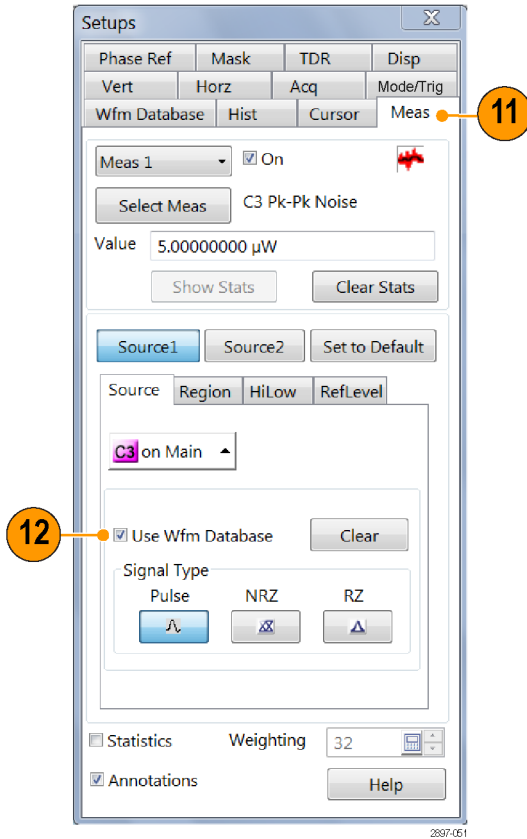


要测量波形数据库，请执行以下操作：

11. 从应用程序菜单栏中选择 **Setup (设置) > Meas (测量)**。

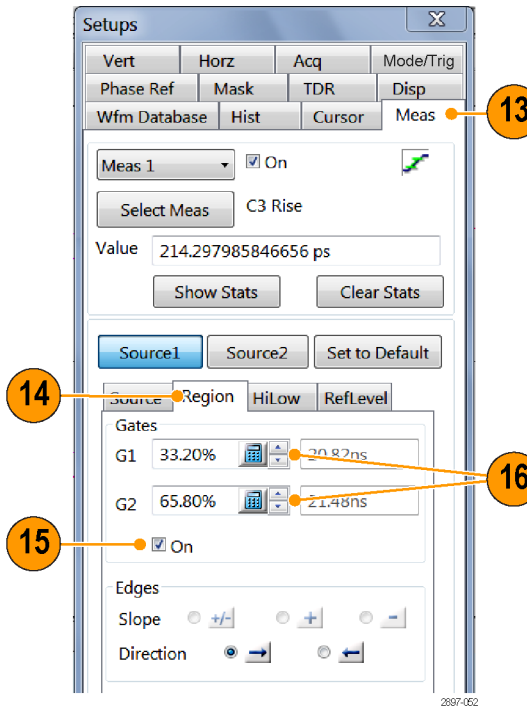
在 Meas Setup (测量设置) 对话框中，一定要选择一个测量位置 (**测量 1 至测量 8** 中的一个)。

12. 在 Source (源) 选项卡中，选中 **Use Wfm Database (使用波形数据库)** 选项。

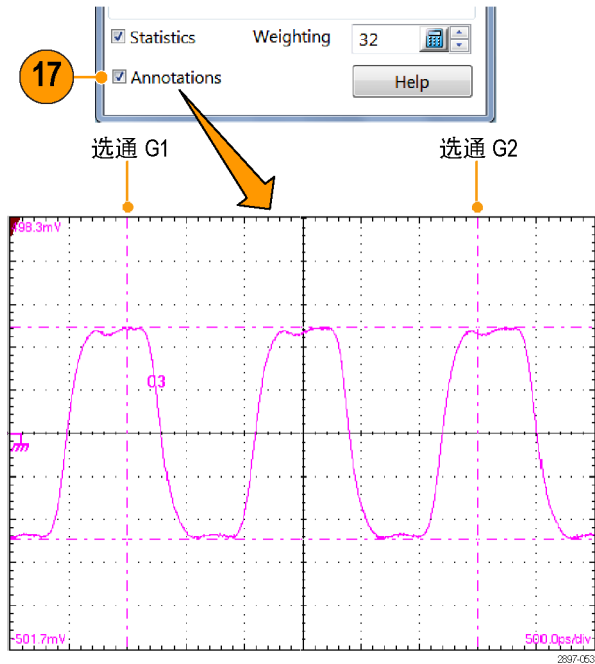


要定位测量，请执行以下操作：

13. 选择 **Meas (测量)**。
14. 选择 **Region (区域)** 选项卡。
15. 单击 **On (打开)** 框将选通打开，在屏幕上显示选通。
16. 使用 **G1 (选通 1)** 和 **G2 旋转控件** 来调整屏幕上的选通，将要测量的面积放置于选通之间。



17. 单击 **Annotations** (注释) 框以显示正在测量的波形部分以及该测量的参考电平。



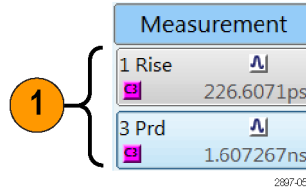
快速提示

- 在首次创建测量时，如果所选的测量源显示为波形数据库，则将自动测量这个数据库。如果要测量矢量波形而不是数据库，请取消选中 **Use Wfm Database** (使用波形数据库) 选项。
- 选通值以波形百分比的形式输入，从左到右显示。如果未安装键盘，请访问虚拟键盘，使用触摸屏输入值。
- 可通过鼠标或触摸屏选择选通并将其拖到新位置。

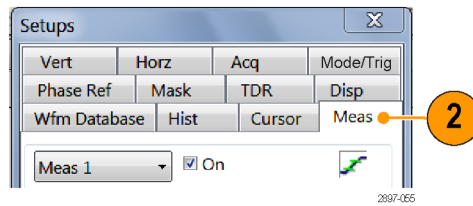
关闭自动测量

可以指定和显示最多八个自动测量。如果需要更多的自动测量并且所有测量位置都已经使用，可将当前的测量位置重新指定给新的测量。

1. 注意当前的测量指定。在这个示例中，测量位置 1 和 3 已经指定并显示了测量。

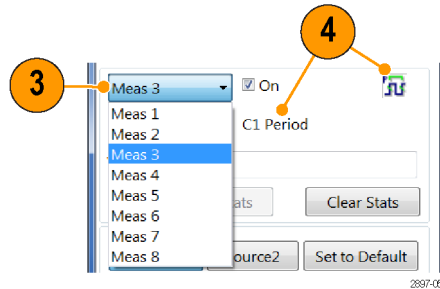


2. 从 Setup (设置) 对话框中选择 Meas (测量)。

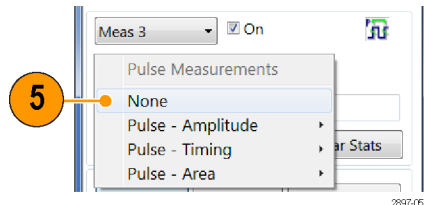


3. 用下拉列表选择 Meas 3 (测量位置 3)。

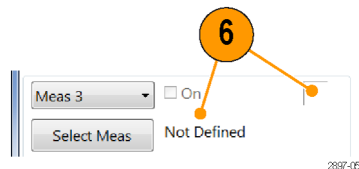
4. 注意测量位置 3 已经指定并显示了测量 (打开)。



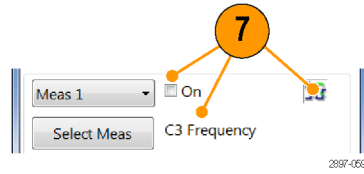
5. 单击 Select Meas (选择测量) > None (无) 以禁用位置 3 上的测量。



6. 注意测量位置 3 已经标记有 Not Defined (未定义)，而且没有显示测量图标。



- 注意测量位置 1 已经指定了测量。设置为不显示，但该测量位置仍被使用。



快速提示

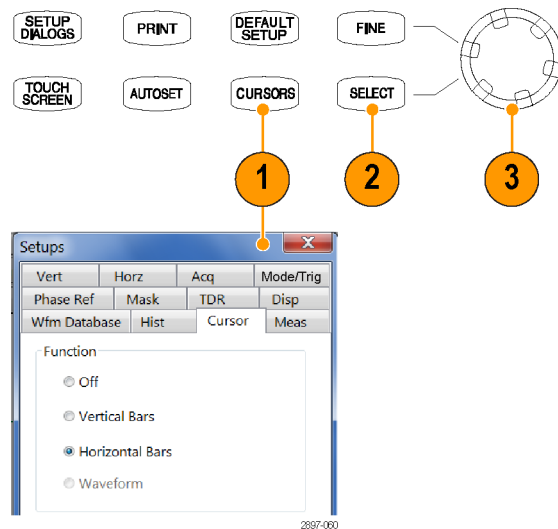
- 要方便地重新定义测量位置，选择 **Select Meas**（选择测量）并选取一个新的测量。

光标测量

用光标可快速测量幅度和时间，并且精度要高于目视格线进行测量。由于可以将光标放在波形上的任何位置，因此定位波形部分或特征要比自动测量更容易些。

- 按下 **CURSORS**（光标）按钮：

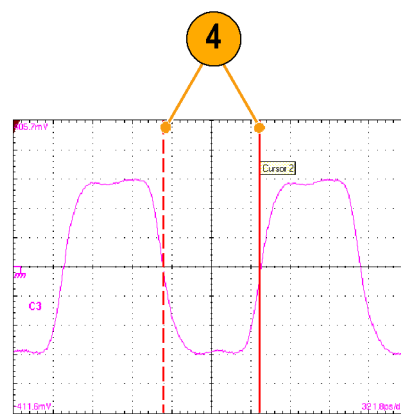
- 一次为垂直条
- 两次为水平条
- 三次为波形光标



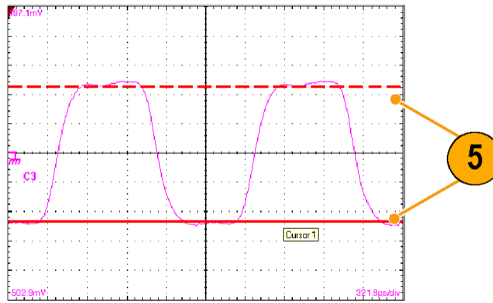
- 按 **SELECT**（选择）按钮可切换选择两个光标。活动光标以实线表示。

- 旋转通用旋钮将每个光标放到要测量感兴趣特征的波形上。

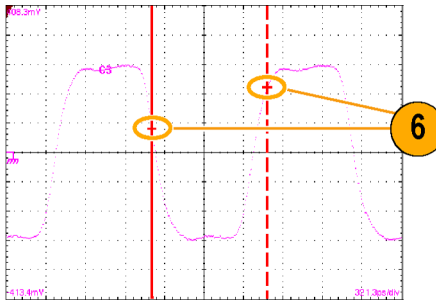
- 垂直条（V 条）测量水平参数（时间、位或距离）。



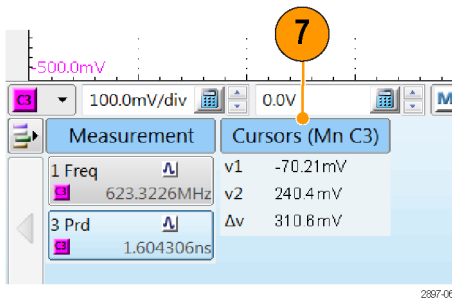
5. 水平条 (H 条) 测量幅度参数 (电压、瓦特、欧姆、Rho)。



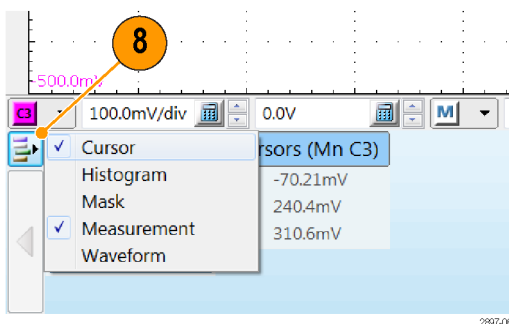
6. 波形光标同时测量垂直和水平参数。波形光标附在波形上，随着波形点移动。



7. 读取显示器读数区域内的光标测量结果。



8. 单击此按钮可显示或隐藏光标读数。



快速提示

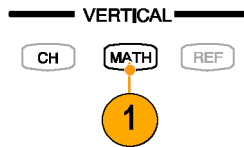
- 光标需要在屏幕上至少选定一个波形。
- 如果选定波形数据库，则波形光标不可用。
- 可拖动光标并相对波形来放置它。

- 可将每个光标指定给不同波形，用来测量不同波形之间的差异。这些选择都是在 Cursor Setup（光标设置）对话框内完成。
- 如果使用两个放大的时基视图，则可以在波形上两个远点之间进行精确的定时测量。在不同的时基内放大每个兴趣点，然后在每个点上放置一个光标。增量时间光标读数将反映放大后时基的位置和分辨率。

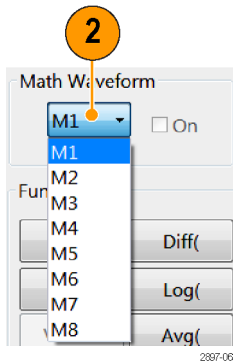
数学波形

通过在 Define Math（定义数学）对话框中创建数学表达式，即可创建数学波形。在这个对话框内，可在信号源（活动波形或参考波形）上应用数字常数、数学运算符和函数，也可使用测量标量（测量读数）或固定标量。可以显示和操纵这些衍生的数学波形，非常类似于在通道和参考波形上的操作。

1. 按 Vertical（垂直）部分的 **MATH**（数学）按钮（根据需要按一次或两次），即可显示 Define Math（定义数学）对话框。

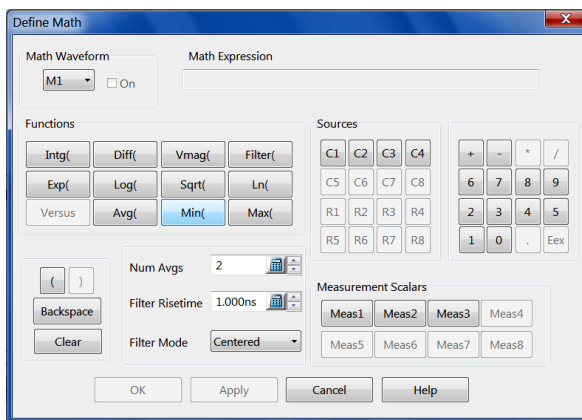


2. 单击对话框中的 **Math Waveform**（数学波形）下拉列表，从八个可用的数学波形中选择一个。

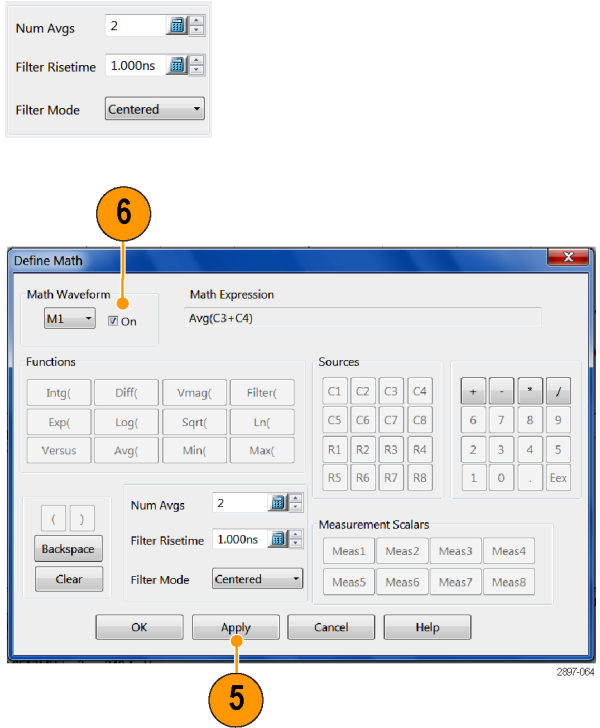


3. 用这个对话框来定义数学表达式。在创建表达式时需要遵循以下原则：

- 源（C1 - C8、R1 - R8 和测量 1 - 测量 8）应先设置后才能使用（应定义参考和自动测量标量）。
- 呈现灰色的元素不能选择，因为这样会造成非法输入。



4. 使用对话框中的滤波器控件来指定数学波形定义中任何滤波器的上升时间。
5. 定义表达式以后，单击 **Apply**（应用）。
6. 选择 **Math Waveform On**（数学波形打开）以显示波形。



快速提示

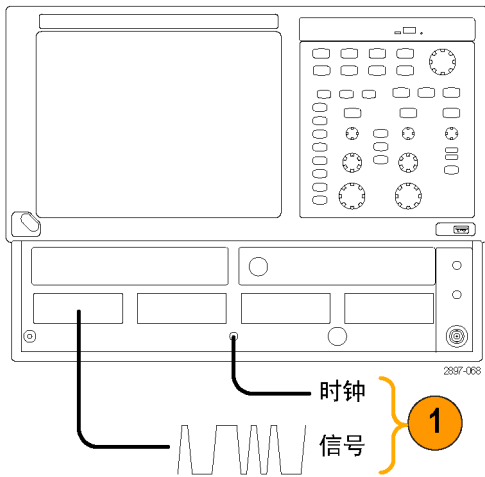
- 如果选择已经定义的波形，其数学表达式将出现在对话框中。要使用这个波形，单击 **Clear**（清除）按钮，这可清除它以前的数学表达式。

显示通信信号

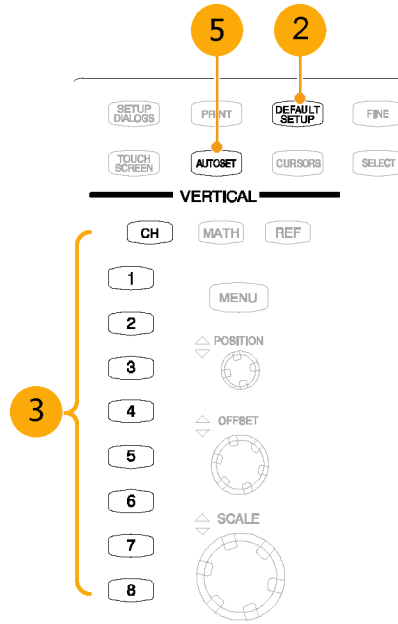
1. 将信号连接到取样模块（数据信号至模块输入端，时钟信号至 CLOCK INPUT/PRESCALER TRIGGER（时钟输入/预定标触发）连接器）。



注意： 在将电缆连接到模块时，始终要遵守取样模块用户手册中规定的光缆及防静电程序和注意事项。



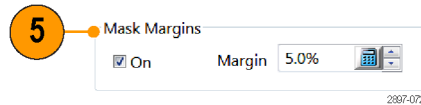
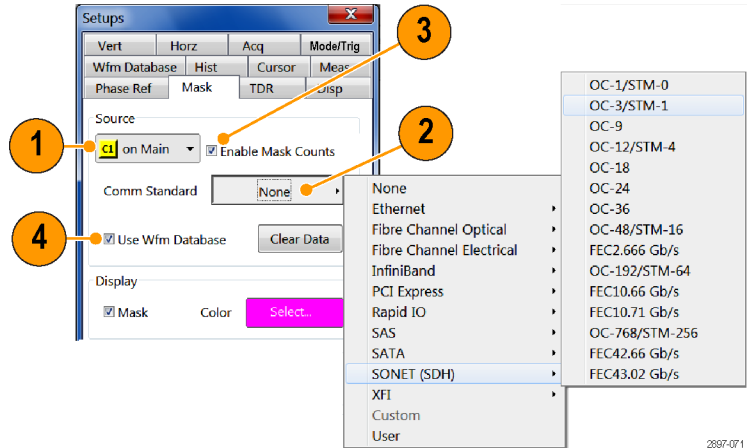
2. 按 **DEFAULT SETUP**（默认设置）前面板按钮，然后单击 **YES**（是）载入默认的仪器设置。
3. 选择输入信号源（1 - 8）。
4. 选择 **Setup**（设置）> **Horizontal**（水平），然后输入通信标准或者设置信号的位速率。
5. 按 **AUTOSET**（自动设置）前面板按钮。仪器将分析并显示该信号。



模板测试

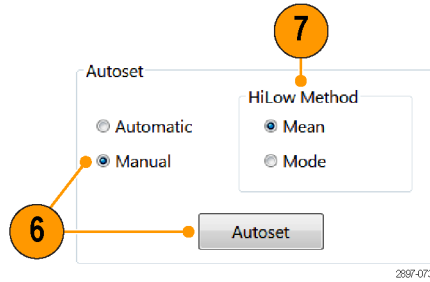
用模板测试可根据预定义的行业标准或用户定义的模板来测试波形是否存在时间或幅度违例。模板测试将计数特定区域（模板）内出现的波形取样（称为命中或违例）个数。本仪器提供很多预定义的标准模板（包括以太网、SONET/SDH 和 光纤通道（光电））。也可使用模板编辑工具来创建自定义的模板。

1. 从 Source（源）下面的下拉列表中选择要进行模板测试的波形。
2. 从 Mask setup（模板设置）对话框中选择一个标准模板。自动选择通信标准或用户定义的模板：
 - 如果选中对话框内的 Automatic（自动），则在屏幕上显示模板并为模板进行自动设置。
 - 启用模板测试。
 - 在模板读数内显示模板计数统计数据。不需要显示模板来启用模板计数。
3. 如果需要，可禁用模板计数。（在第 2 步中选择模板将自动启用模板。）
4. 选中 Use Wfm Database（使用波形数据库）即可使用波形数据库作为波形信号源。
5. 可启用余量来研究通信信号的设计余量。



要将波形自动设置到模板，请执行以下操作：

- 单击 Autoreset (自动设置) 按钮即可在模板源波形上执行手动的自动设置。
- 选择 HiLow Method (高低方法) 以确定信号高低值，用于将输入信号与模板对准：



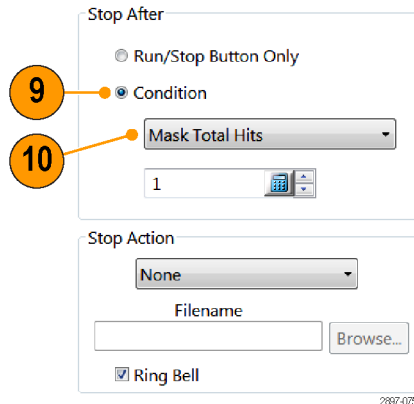
说明： 在使用标准模板时，仪器自动选择相应的高低方法。

Mean (平均) 将设置 Mask Autoreset (模板自动设置) 使用高水平 (顶线) 和低水平 (底线) 的平均值，取自固定的眼图孔径 (眼图的中心 20%)，用于将输入信号对准到 NRZ 模板。

Mode (模式) 将设置 Mask Autoreset (模板自动设置) 使用取自眼图一个单位间隔的高水平 (顶线) 和低水平 (底线)，用于将输入信号对准到 NRZ 模板。

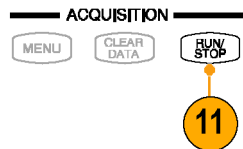
要设置停止动作，请执行以下操作：

- 在主菜单中选择 **Setup** (设置) > **Acquire** (采集) 以打开 Acq Setup (采集设置) 对话框。
- 在 Acq Setup (采集设置) 对话框中，选中 **Stop After** (停止时机) 下面的 **Condition** (条件) 选项。
- 在 Condition (条件) 下拉列表中，选择一个模板相关的标准，例如 **Mask Total Hits** (模板总命中数)，在计数框内设置一个计数，例如 1。



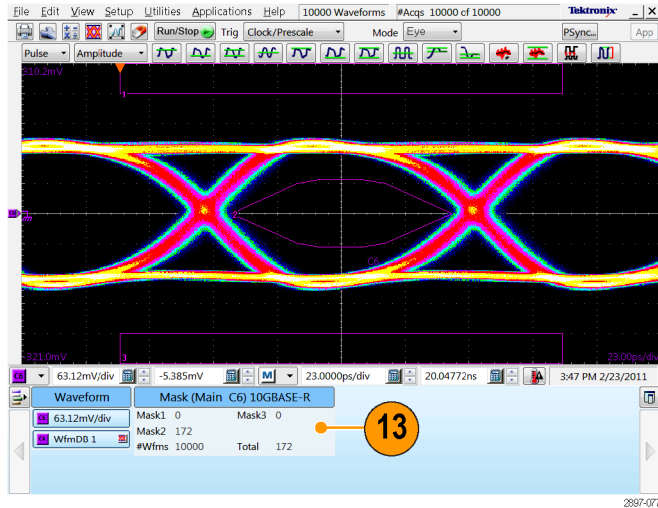
当模板违例满足设定的标准时，这些设置将停止采集。

- 如果停止，则按 **RUN/STOP** (运行/停止) 按钮将重新开始采集。



要重新开始测试，请执行以下操作：

12. 要在发生 Stop After（停止时机）条件以后重新开始，请按前面板 **CLEAR DATA**（清除数据）按钮，然后按 **RUN/STOP**（运行/停止）前面板按钮。
13. 在读数中可以读出模板命中数。



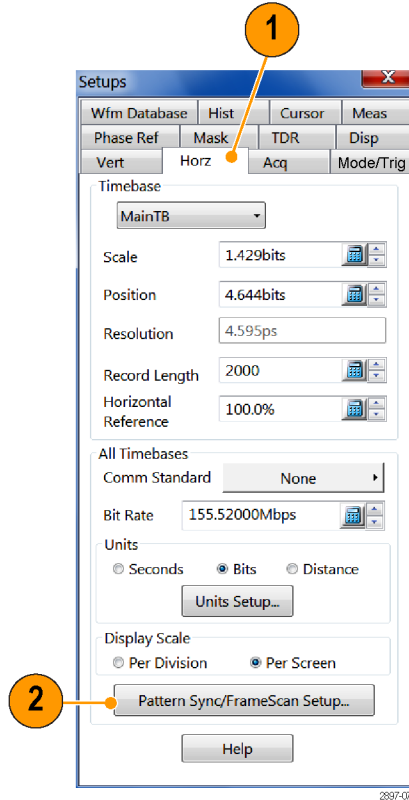
快速提示

- 选择一个当前显示为波形数据库的信号源将自动启用对数据库的模板测试。要对波形而不是其数据库进行模板测试，请取消选中 **Use Wfm Database**（使用波形数据库）框。
- 每次选择新的模板标准时通过选中 Autoset（自动设置）下面的 **Automatic**（自动）选项，可选择按照模板来自动设置模板信号源。
- 在因为满足“停止时机”而停止采集后，按 **RUN/STOP**（运行/停止）按钮将使仪器采集一个（而且仅仅一个）附加波形。
- **Clear Data**（清除数据）按钮将复位所有模板计数。此外，如果模板测试的信号源是波形数据库，单击此按钮将清除波形数据库。

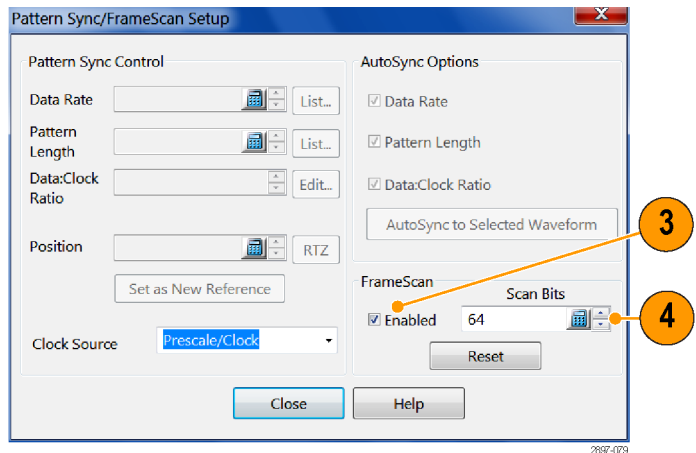
FrameScan

使用 FrameScan 可测试重复数据帧中的特定位置（或者位范围）。FrameScan 采集可详细显示和分析单个波形或完整波形，或者某个故障之前的位序列。这种可以识别导致故障特定模式的功能，使 FrameScan 模式优于传统的方法。

1. 选择 Horizontal Setup（水平设置）选项卡。
2. 单击 **Pattern Sync/FrameScan Setup**（模式同步/FrameScan 设置）。



3. 单击 FrameScan 中的 **Enabled**（已启用）。
4. 将 **Scan Bits**（扫描位数）设置为要采集的位或子帧个数。

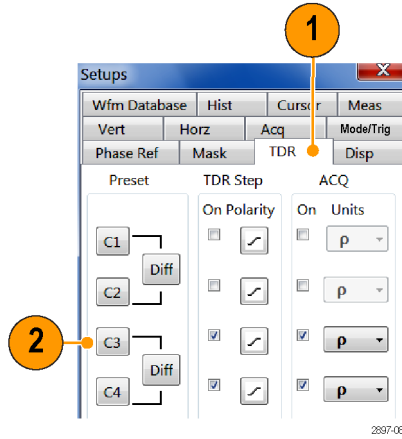


使用 TDR

要进行 TDR 测量，必须要安装具有 TDR 功能的取样模块，待测设备必须连接在 TDR 取样模块上。

1. 从 Setup (设置) 菜单中选择 TDR。

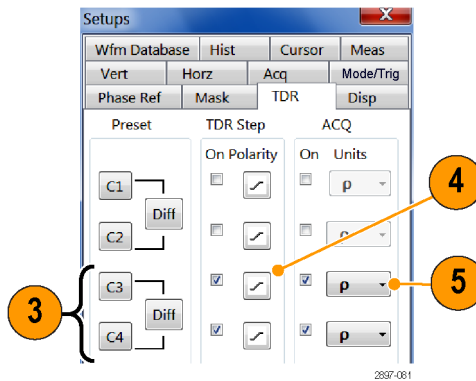
2. 单击 **channel** (通道) 按钮即可通过自动执行以下任务，来自动显示选定通道的入射和反射步骤：
 - 打开通道。
 - 打开一个阶跃。
 - 将触发源设置为 TDR。
 - 将采集设置为 Averaging (平均)。
 - 将显示类型更改为 Show Vectors (显示矢量)。



3. 选择要执行差分 TDR 测量的通道对。单击 **Diff** (差分) 可自动为通道对设置差分测量。

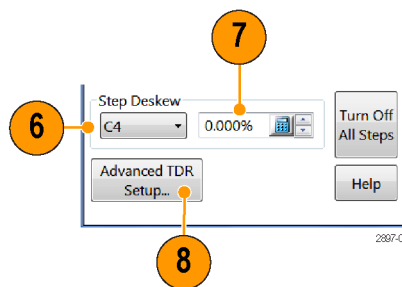
步骤 2 中列出的所有任务将为两个通道执行，第二个通道的脉冲极性被设置为负。

4. 单击极性按钮可切换阶跃边沿。
5. 将垂直刻度单位设置为 V (伏特)、 Ω (欧姆) 或 ρ (rho)。



6. 如果执行差分 TDR，请选择通道 (带双通道调节的 TDR 模块) 或者通道对 (带单通道调节的 TDR 模块) 的偶数编号通道进行相差校正调整。

7. 选择相差校正百分比值。



8. 单击 **TDR Autoset Properties** (TDR 自动设置属性) 以显示 Autoset Properties (自动设置属性) 对话框，准确进行 TDR 自动设置。

快速提示

- 使用较低的 TDR 速率在长电缆上进行测量。
- 对于具有单通道相差校正功能的 TDR 模块，只能选择模块的偶数编号通道来进行相差校正。对于具有双通道相差校正功能的 TDR 模块，模块的两个通道都能选择进行相差校正。（见第59页，*时滞和相差校正*）

相位参考

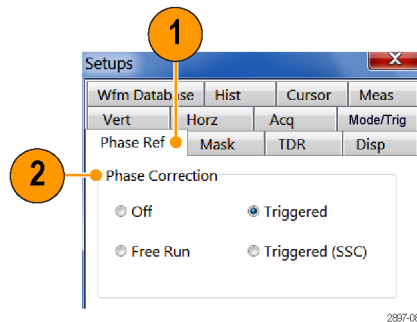
在需要将仪器的触发动抖降至最低时，请使用“相位参考”功能。在测量时钟和其他容易受到相位抖动影响的信号时，降低仪器中的触发动抖可提高测量精度。

说明： 要使用相位参考功能，必须要有相位参考模块（例如 Tektronix 82A04），相位参考时钟信号与要采集的数据同步，并连接到相位参考模块上。请参阅在线帮助了解使用相位参考供的详细信息。

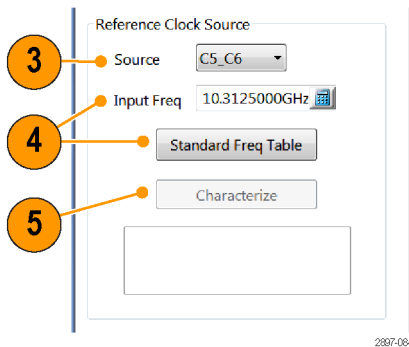
1. 选择 **Setup (设置) > Phase Ref (相位参考)** 以显示 Phase Reference (相位参考) 对话框。

2. 通过选中 **Free Run (自由运行)**、**Triggered (已触发)** 或 **Triggered (SSC) (已触发 (SSC))** 打开相位校正。

- **Free Run (自由运行)：** 自动生成触发。多时钟周期显示的信号与相位参考同步，但会覆盖。
- **Triggered (已触发)：** 将按照所提供的相位参考在水平位置上校正取样，但其他与触发波形的属性相同。
- **Triggered (SSC) (已触发 (SSC))：** 相位校正已经激活，使用触发来确定水平采集窗口。仪器假设在相位参考输入时钟上包含一定量的时钟频谱扩展。



3. 单击 **Source**（源）控件来选择要连接时钟的模块（如果安装了多个相位参考模块）。
4. 选择进入相位参考模块的输入频率。
 - 使用 **Input Freq**（输入频率）控件来输入相位参考时钟的频率，或者使用 **Standard Freq Table**（标准频率表）按钮来选择一个通信标准。
5. 单击 **Characterize**（表征）按钮来表征相位参考模块上连接的时钟信号。



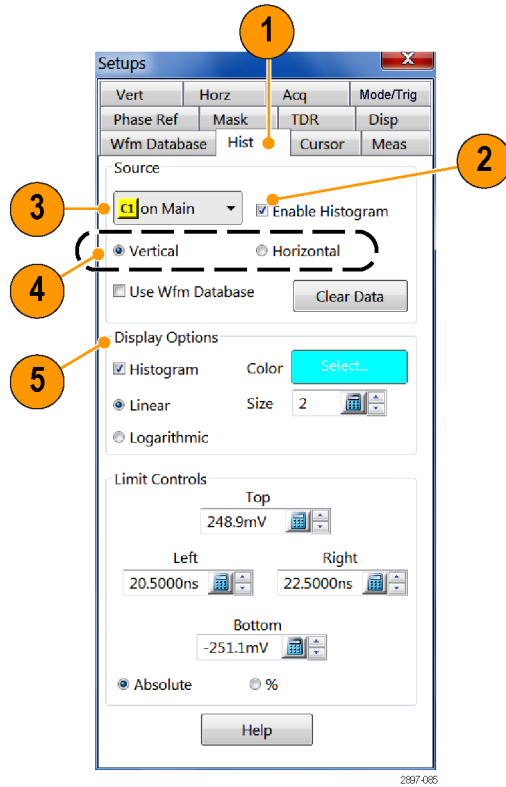
快速提示

- 在输入相位参考时钟频率时，值必须在实际频率的 1% 范围内。
- 仪器可容纳最多大约 5000 ppm 的 SSC。

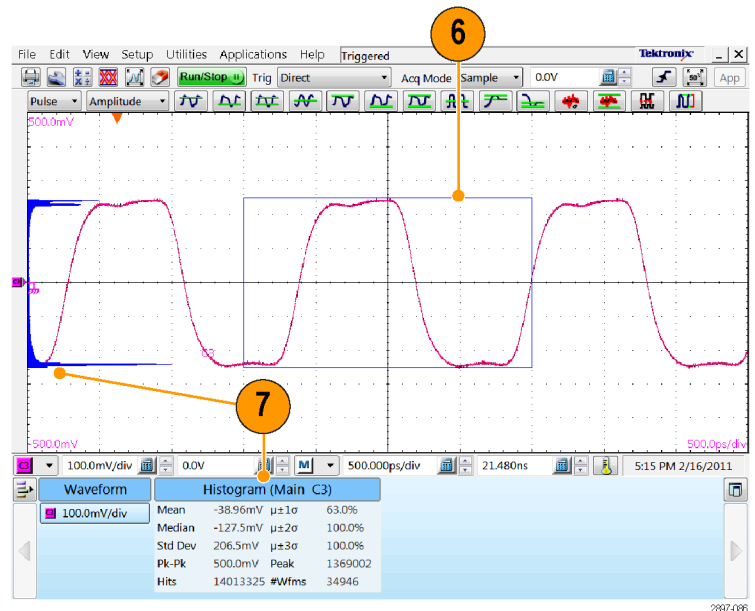
直方图

仪器可以显示用波形数据搭建的直方图。显示垂直（幅度）和水平（时间或距离）直方图均可显示，但每次只能显示一种。

1. 显示 Hist（直方图）对话框。
2. 选中 **Enable Histogram**（启用直方图）框。
3. 单击 **Source**（源）按钮以选择波形信号源。
4. 选择垂直或水平直方图。
5. 使用 **Display Options**（显示选项）来更改直方图的外观。



6. 单击并拖动直方图框的边沿以包含波形部分。
7. 直方图显示在格线的边沿处。直方图统计数据显示在读数内。

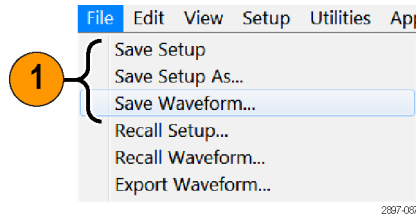


记录结果

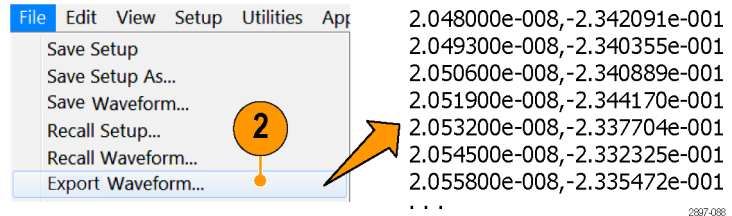
本仪器可以保存任意多个波形，仅受存储空间的限制。保存波形后，可在以后调出波形进行对比、评估和记录。这种功能可以帮助：

- 调出波形进行详细评估以及与其他波形对比。
- 扩展仪器的波形携带功能。仪器支持八个参考波形、八个通道波形和八个数学波形。如果超过八个参考波形，可将其他的参考波形保存到磁盘上以备将来调用。

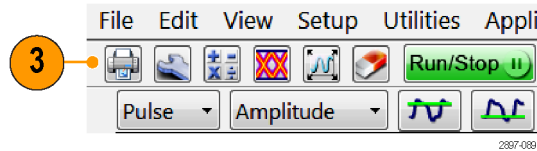
1. 要保存设置或波形，单击 File（文件）菜单中的 **Save Setup**（保存设置）或 **Save Waveform**（保存波形）。



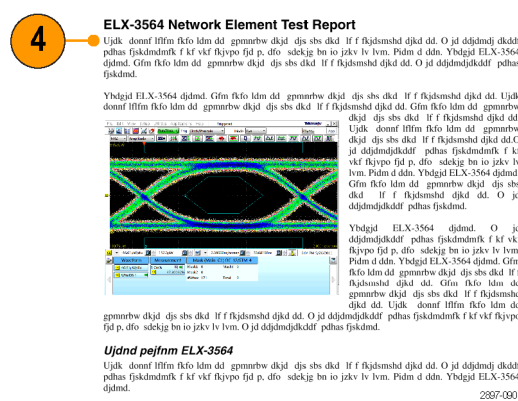
2. 要导出波形数据，请单击 File（文件）菜单中的 **Export Waveform**（导出波形）。



3. 要向连接的打印机或者网络打印机上打印硬拷贝，请单击工具栏上的打印机图标。



4. 要将屏幕图像复制到其他应用程序，请在打印对话框中选择 **Print to file**（打印到文件）。将屏幕图像保存为与应用程序兼容的格式，然后将屏幕图像插入文档即可。



时滞和相差校正

连接电缆和探头中固有的传播延迟会导致幅度和时间相关测量不精确。这是由于两个或多个延迟之间的差异造成的，称为时滞。时滞可能存在于多通道应用中，在差分系统中尤其值得注意。要在仪器上实现最佳测量和分析结果，需要消除时滞，即相差校正。

在差分（非 TDR）应用中，信号的采集中要从信号源传播到主机，因此会出现时滞。在 TDR 应用中，时滞可能出现在信号从仪器向待测设备或系统（DUT）传播的过程中，尤其是 TDR 激励脉冲，同时也会出现在采集的信号中。

下面的程序和示例介绍在非 TDR 和 TDR 系统中如何最大程度降低和测量时滞。

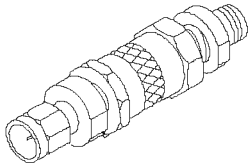
快速提示

- 使用平衡电缆对可最大程度降低时滞。
- 测量并匹配电缆。TDR 模块（例如 80E10、80E08 和 80E04）可以很高的精度测量电缆延迟。
- 在差分系统中，用差分探头或差分 SMA 连接至单端有源转换器，例如 Tektronix P7380SMA。

调整时滞的方法

使用相位调节器

可使用可变延迟线（相位调节器）来调整时滞。Tektronix 部件号 015-0708-00 就是一种相位调节器，范围是 25 ps，VSWR 在 18 GHz 处为 1.3:1。相位调节器的优势是它在功能上是不可见的。缺点是信号保真度受到轻微的影响。



通道相差校正和通道延迟

为保证随机、差模或共模信号能够正确地时间对准，DSA8300 允许通过独立的采集时基调整各个模块之间的时滞（在相位参考模式下不可用）。这称为通道相差校正。此外，有些模块（80E06、80E07、80E08、80E09 和 80E10）包含附加非常有时滞调整功能，称为通道延迟。

虽然相差校正和延迟允许在各个通道上补偿仪器外部引入的时滞差异，实现方式却有所不同。相差校正应用到模块的选通驱动上，对于模块内的两个通道是共同的。当通道之间的相差校正值不同时，仪器自动为每个通道执行分别采集（在不同的触发集合上），从而满足所要求的相差校正差异。延迟仅应用在模块的某个单独通道上。因此要保持最大性能，将单取样模块中两个通道的相差校正值保持相同，如果可能则使用延迟控制。

通道相差校正可用于重复性信号。数据捕获时对每个通道调整时基时滞，每次一个。这种时滞调节方法需要信号相对于取样示波器是完全重复的。对于每个触发来说，如果总是相同的信号，示波器可以使用通道相差校正来调整时滞。填充光迹所需的触发个数相对于无相差校正的采集系统来说将会加倍。使用多个模块或者带有通道延迟功能的模块可以获得更佳性能。

随机信号是指信号的不同采集之间不需要有重复的等效触发事件。示波器必须通过完全相同的触发事件来采集两个差分分支上的每个波形取样。否则由于信号的随机特性，差分对取样可能出现变化值（从绝对值实时角度），对于数学差分或共模波形产生错误结果。

设置考虑因素和程序

在开始之前，需要做两个设置选择。这将在后面章节中介绍。

参考平面

这是最终希望采集信号和 TDR 阶跃（如果使用的是 TDR）时间对准的位置。（见图1第61页）参考平面的常用选择包括：

- 仪器前面板
- 电缆上所连待测设备（DUT）的输入
- 夹具内 DUT 的输入

为获得最佳结果，请在 DUT 接口处选择参考平面。如果无法在所需的参考平面上注入信号源，确保在 DUT 和选定的参考平面之间每个差分信号的信号路径都准确匹配。

如果使用 80A05 时钟恢复模块并通过这个模块将差分信号传输至采集模块，在相差校正程序中必须将 80A05 保持连接。这样保证由 80A05 或连接电缆所引入的任何时滞均由相差校正程序来解决。

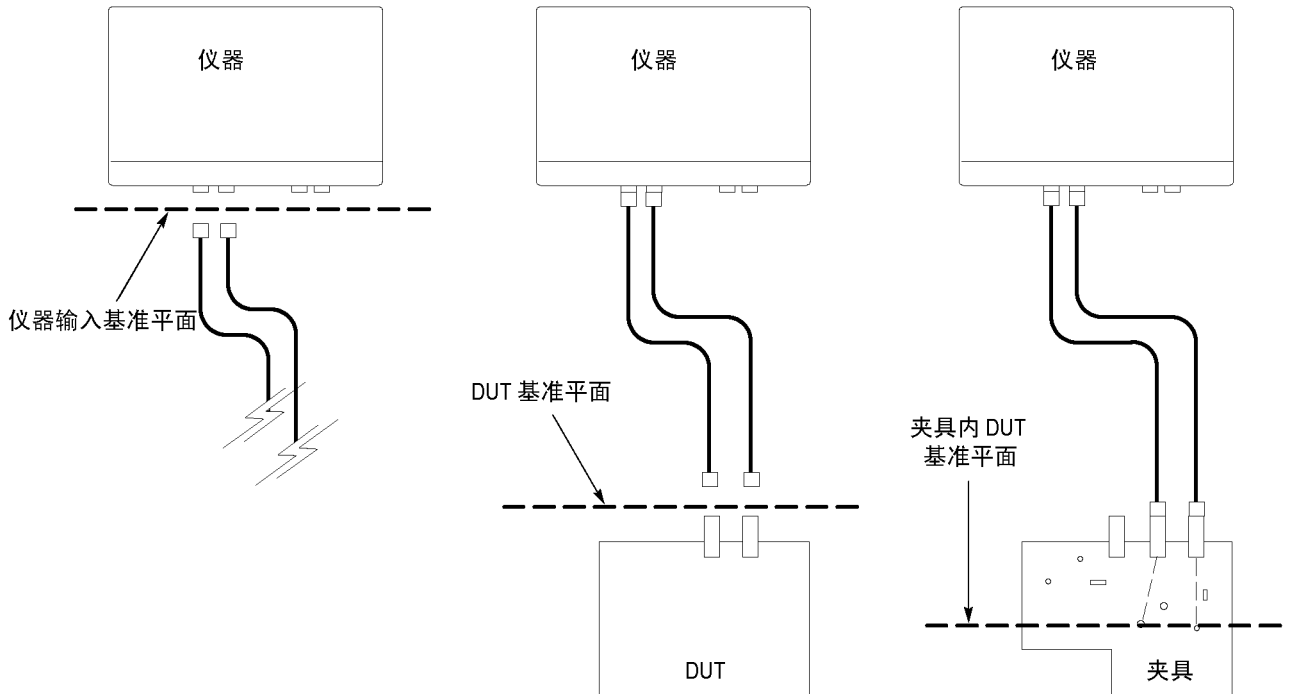


图 1: 参考平面与信号相关的原理图

采集相差校正信号源

可以连接或者“注入”到参考平面的信号源可能有三种。

- 额外（未用）具有 TDR 功能的模块通道发出的 TDR 阶跃（推荐信号源）
- 与外部触发源同步的稳定、快速边沿、低重复率信号
- 仪器前面板发出的 TDR CLOCK OUT（TDR 时钟输出）信号

TDR 阶跃信号源是首选，因为它以较低的重复速率提供快速、稳定的边沿，非常适用于相差校正信号路径。低重复速率信号的重复速率应远低于需要消除的时滞量，这样可以正确确定信号之间的相对时滞。

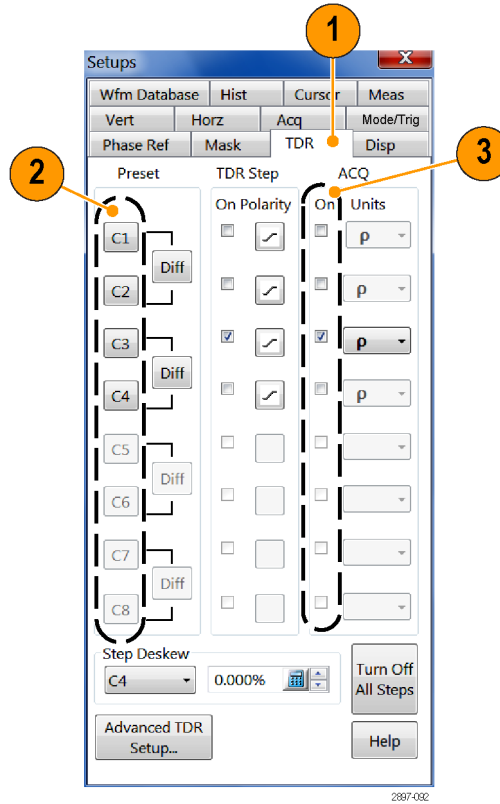
下面是准备执行采集相差校正时设置仪器的三个程序。选择与所用信号源相关的那个程序。

TDR 阶跃源

1. 通过从 Setup (设置) 菜单中选择 TDR 来显示 TDR Setup (TDR 设置) 对话框。
2. 通过单击信号源通道的 Preset (预设) 按钮来打开阶跃。这将打开阶跃并设置其他范围参数 (例如触发源) 以准备进行测量。

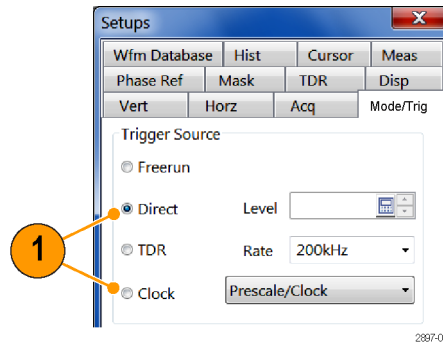
说明: 仅使用上升边沿极性。在这种模式下, 自动设置将找不到负向边沿。

3. 通过取消选中信号源通道的 ACQ On (采集打开) 框来关闭该通道的显示。此通道不需要显示出来。
4. 将电缆或 TDR 探头连接到信号源通道, 用于将 TDR 阶跃信号注入参考平面。



外部信号

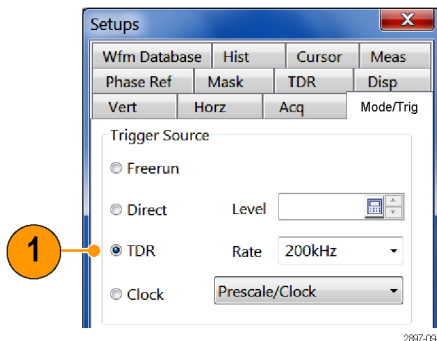
1. 根据触发信号的带宽, 将触发源设置为 Direct (直接) 或 Clock [Prescale/Clock] (时钟 [预定标/时钟])。
2. 将触发信号连接至相应的主机输入 (TRIGGER DIRECT INPUT (触发直接输入) 或者 CLOCK INPUT/PRESCALE TRIGGER (时钟输入/预定标触发))。
3. 将电缆或 TDR 探头连接到与触发信号同步的低重复速率源信号, 用于将信号注入参考平面。



TDR CLOCK OUT (TDR 时钟输出)

1. 将触发源设置为 TDR。
2. 将电缆或 TDR 探头从主机前面板的 TDR CLOCK OUT (TDR 时钟输出) 连接器连接到 DUT 的参考平面。

说明： 在 TDR CLOCK OUT (TDR 时钟输出) 连接器上可能需要使用 50 Ω 终端 SMA T、50 Ω 终端功分器或者 2 - 6 dB 衰减器，用于将幅度降至模块可以接受的范围。



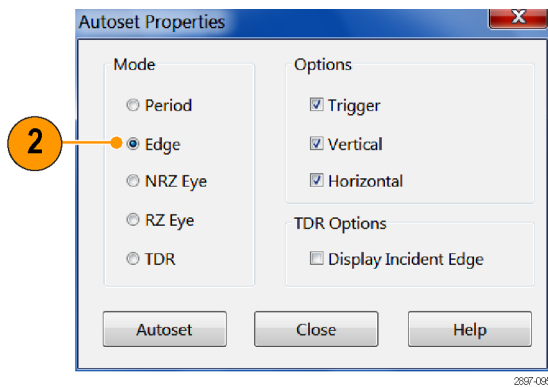
对于不支持电缆连接的夹具或 DUT 位置，可通过 P8018 单端 TDR 探头来注入采集相差校正信号。

采集相差校正程序

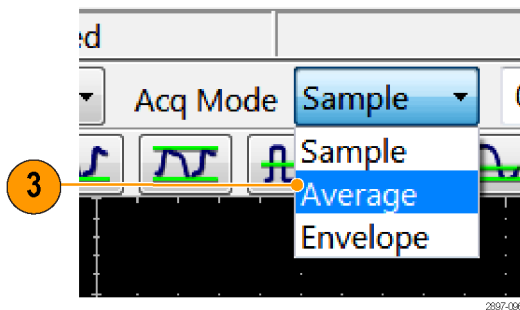
以下程序简要介绍对单个差模（或共模）系统（一个信号对）进行相差校正的方法。这个过程可根据需要扩展为更多的信号对。这种方法对采集系统进行时间对准，从而能在选定的参考平面上同时采集数据。该程序考虑了从参考平面到采集输入的差分信号线之间的延迟不匹配。

下面的示例程序使用 Ch3 作为 + 通道，Ch4 作为 - 通道。

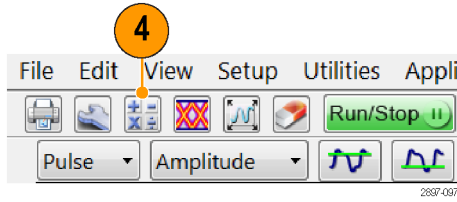
1. 使用上文有关相差校正信号类型和参考平面的介绍，在选定的参考平面为 + 通道注入选定的源信号。打开 Ch3。
2. 选择 **Utilities (辅助功能) > Autoset Properties (自动设置属性)**。选择 **Edge (边沿)** 模式，然后单击 **Autoset (自动设置)** 按钮以自动设置信号。单击 **Close (关闭)** 以关闭对话框。



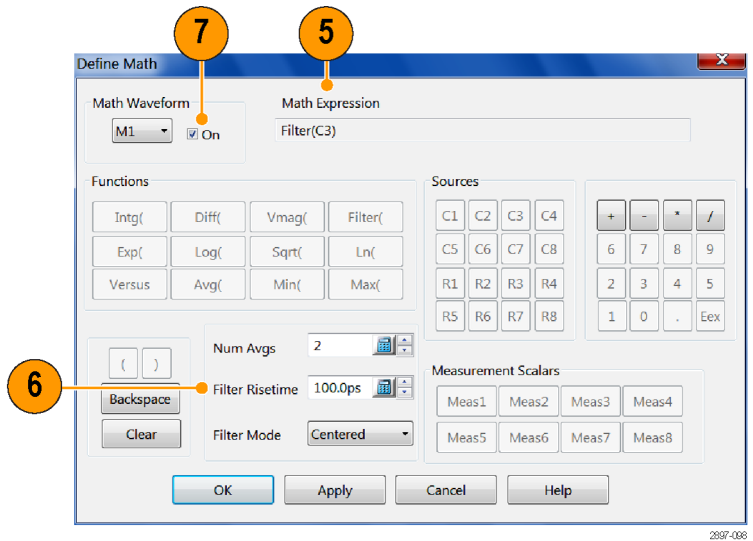
3. 单击 **Acq Mode (采集模式)** 下拉控件，选择 **Average (平均)** 以启用采集平均。



- 单击工具栏上的 **Define Math** (定义数学) 按钮, 或者按 **Math** (数学) 前面板按钮, 即可显示 Define Math (定义数学) 对话框。

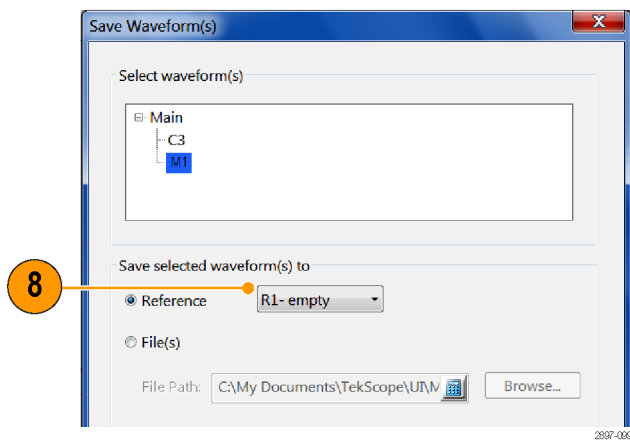


- 使用对话框中的按钮创建以下数学表达式: Filter(C3)。
- 将 Filter Risetime (滤波器上升时间) 设置为低于源信号上升时间一半的值。
- 选中 On (打开) 框以显示数学波形, 然后关闭对话框。

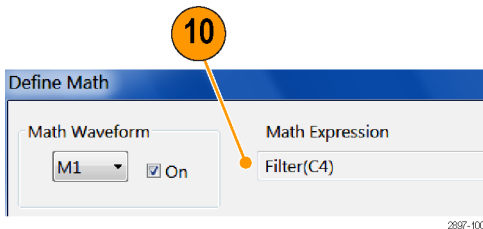


说明: 这时, 可以按下前面板上的 CH 按钮, 然后按 3 按钮, 从而消除 Ch3 显示。

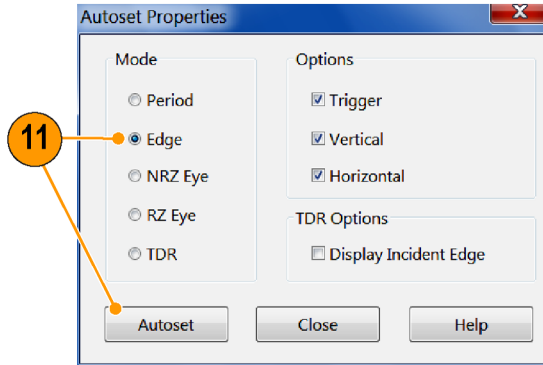
- 选择 **File (文件) > Save Waveform (保存波形)**。通过单击 Save (保存) 按钮将 M1 保存到 R1。单击 Close (关闭) 以关闭对话框。R1 将自动显示出来。
- 将选定信号源连接到 - 通道。



- 显示 Define Math (定义数学) 对话框, 修改数学表达式来使用 - 通道: Filter(C4)。可使用退格键来编辑表达式。单击 OK (确定) 以应用更改并关闭对话框。



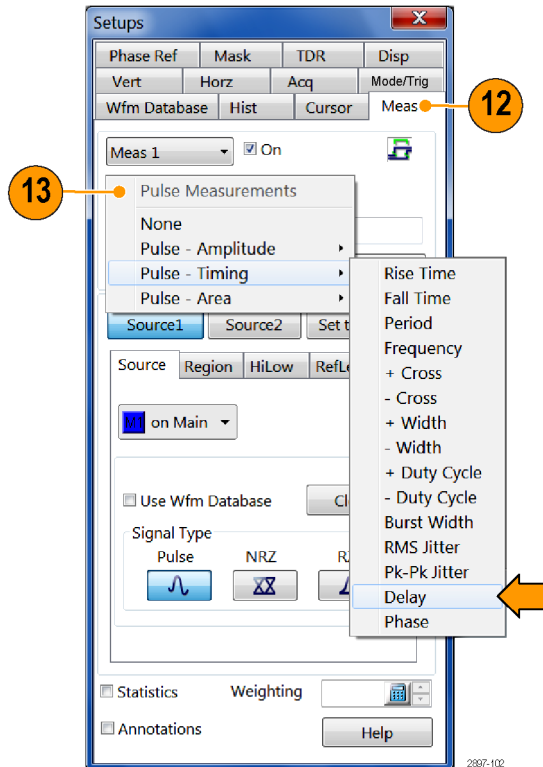
11. 选择 Utilities (辅助功能) > Autoset Properties (自动设置属性)。选择 Edge (边沿) 模式, 然后单击 Autoset (自动设置) 按钮以自动设置信号。单击 Close (关闭) 以关闭对话框。



2897-101

12. 单击 Setup (设置) > Measurement (测量) 以打开 Measurement Setup (测量设置) 选项卡。

13. 单击 Select Meas (选择测量) 按钮, 选择 Pulse - Timing (脉冲 - 定时) > Delay (延迟) 测量。将 Source 1 (源 1) 设为 R1, 将 Source 2 (源 2) 设为 M1。



2897-102

14. 用上文调整时滞方法的介绍, 通过改变 C4 的延迟或相差校正, 或者改变外部相位调节器直至测量读数接近零, 来调节时滞。

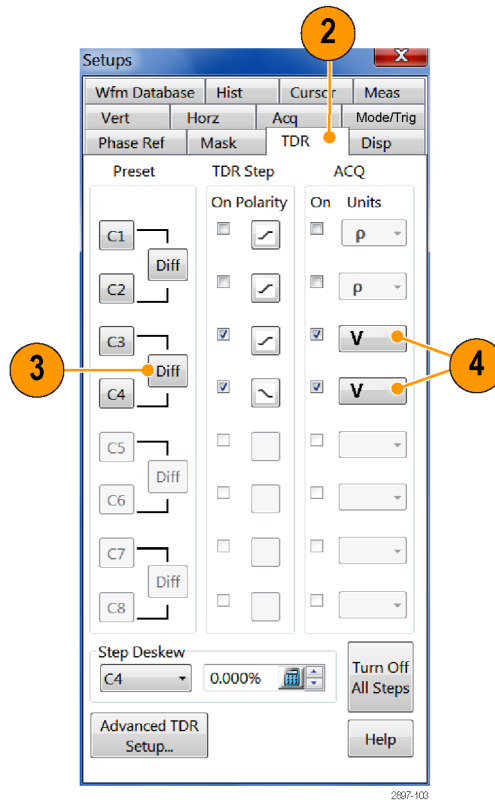
TDR 阶跃相差校正程序

TDR 阶跃相差校正将 TDR 阶跃时间对准，使激励阶跃以准确相同的时间到达选定的参考平面。这个程序需要先执行采集相差校正，使采集通道能正确对准。重要的是对于采集相差校正和 TDR 阶跃相差校正程序使用相同的参考平面，以避免信号可能出现对不准。

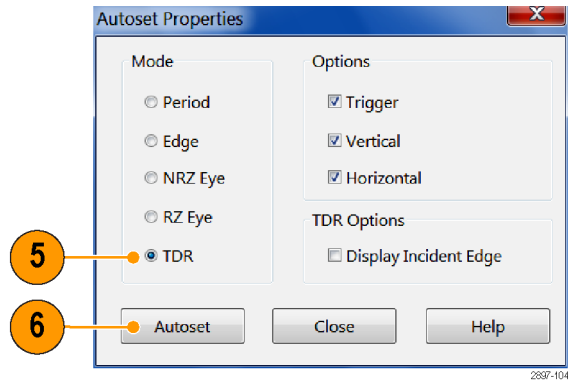
1. 对于要进行相差校正的 TDR 通道，确保在参考面板上存在一个开路或短路。为获得最佳结果，两个通道要有相同的终端。

说明： 在继续进行之前，如果不同于此处使用的默认值（例如，使用共模测量时），那么一定要设置 TDR 阶跃的极性以匹配应用的阶跃极性。

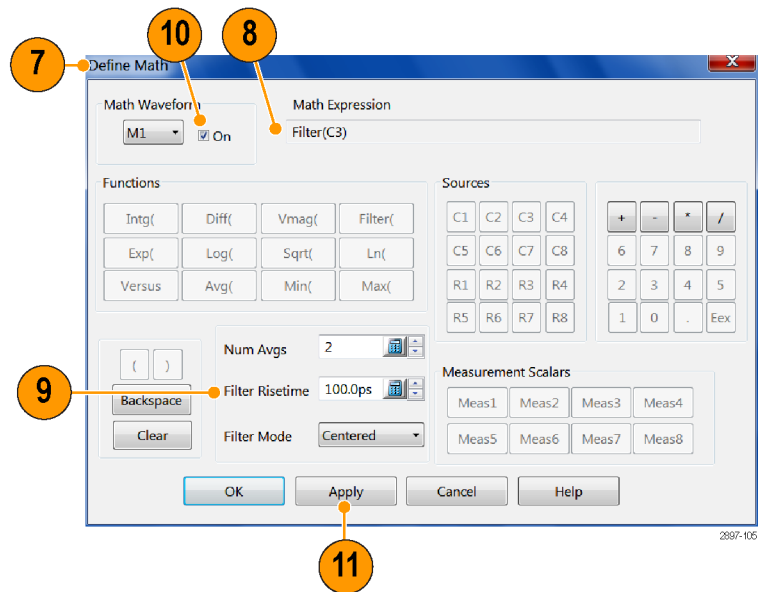
2. 选择 **Setup (设置) > TDR** 打开 TDR Setup (TDR 设置) 对话框。
3. 单击测量通道的差分预设按钮。TDR 预设将奇数通道设置为正阶跃，将偶数通道设置为负阶跃。在这个程序中，我们将使用 Ch3 和 Ch4 作为正通道和负通道。
4. 将两个通道的单位更改为 V (伏特)，然后关闭对话框。



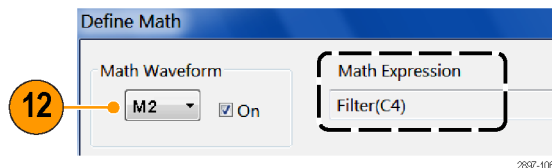
5. 选择 **Utilities (辅助功能) > Autoaset Properties (自动设置属性)** 以显示 **Autoaset Properties (自动设置属性)** 对话框。选择 **TDR 模式**，取消选中 **Display Incident Edge (显示入射边沿)** 复选框。
6. 通过单击对话框中的 **Autoaset (自动设置)** 按钮执行一次自动设置，然后关闭对话框。
 - a. 如果至 DUT 的路径合理匹配，两个反射边沿应出现在第三根水平格线附近。否则，提高水平刻度值，直至两个反射边沿都出现屏幕上。
 - b. 调节水平刻度（和位置，如果需要的话），使两个反射边沿都能看见并彼此分开，以获得良好的水平分辨率。通常的目标是水平刻度 10 至 1000 ps/格。



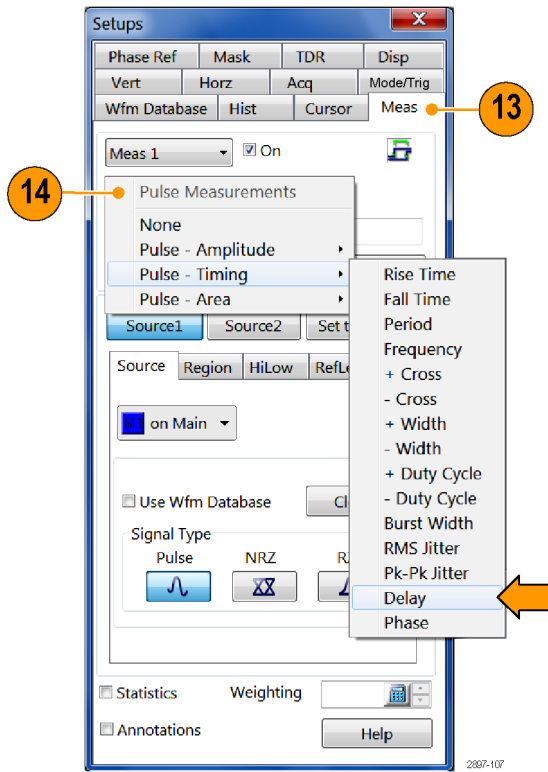
7. 单击工具栏上的 **Define Math (定义数学)** 按钮，或者按前面板上的 **Math (数学)** 按钮，即可显示 **Define Math (定义数学)** 对话框。
8. 创建数学表达式 **Filter(C3)** 用于 **M1**。
9. 将 **Filter Risetime (滤波器上升时间)** 设置为低于反射 **TDR 阶跃** 上升时间一半的值。
10. 选中 **On (打开)** 框以显示数学波形。
11. 单击 **Apply (应用)**。



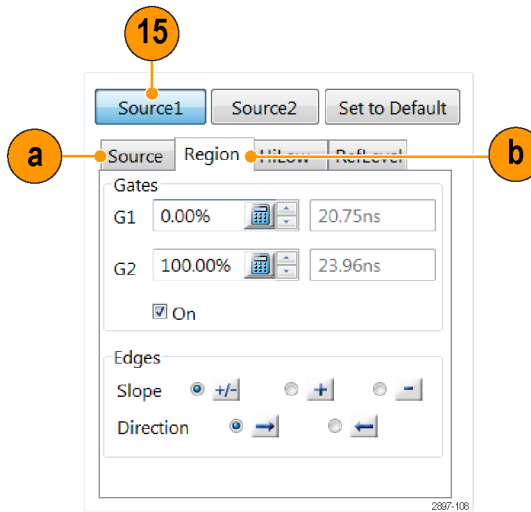
12. 从 **Math Waveform (数学波形)** 区域选择 **M2**，然后为 - 通道创建数学表达式 **Filter(C4)**。将 **Filter Risetime (滤波器上升时间)** 设置为低于反射 **TDR 阶跃** 上升时间一半的值。选中 **On (打开)** 框以显示数学波形。关闭对话框。



13. 通过从 Setup (设置) 菜单中选择 Measurement (测量) 来显示 Measurement Setup (测量设置) 对话框。
14. 单击 **Select Meas** (选择测量) 按钮, 然后选择 **Pulse-Timing** (脉冲 - 定时) > **Delay** (延迟)。

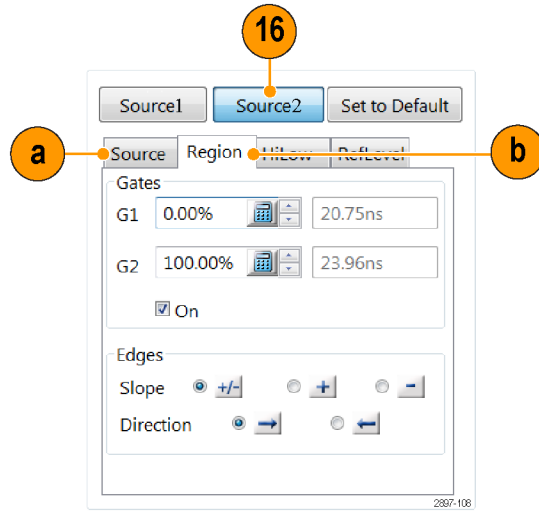


15. 单击 **Source 1** (源 1) 按钮, 并执行以下操作:
 - a. 单击 **Source** (源) 选项卡, 将 Source 1 (源 1) 设为 **M1**。
 - b. 单击 **Region** (区域) 选项卡, 将 Slope (斜率) 设为 **+/-**。



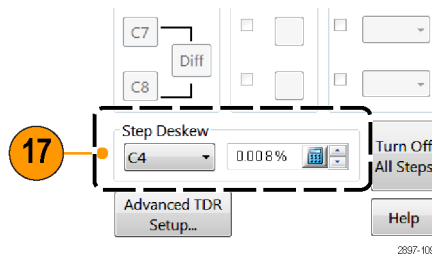
16. 单击 **Source 2**（源 2）按钮，并执行以下操作：

- a. 单击 **Source**（源）选项卡，将 Source 1（源 1）设为 **M2**。
- b. 单击 **Region**（区域）选项卡，将 Slope（斜率）设为 **+/-**。



17. 打开 **Setups**（设置）对话框，单击 **TDR** 选项卡。使用 **Step Deskew**（阶跃相差校正）区域来选择相差校正要调整的通道。调节 Step Deskew（阶跃相差校正）值，直至测量读数接近零。

说明： 要以后使用相同的配置（例如仪器、模块、电缆和/或夹具），从菜单栏中选择 **File**（文件）> **Save Setup As**（将设置另存为）来保存设置。



清洁仪器

仪器的表面需要定期清洁。要进行清洁，请遵照本节中的说明。



警告： 在执行后面的任何程序之前，请关闭仪器电源，并将其从线路电压上断开。

外部清洁



注意： 在外部清洁过程中，为了防止打湿仪器内部，请使用适量液体打湿抹布或棉签。

用干燥不脱绒的软布或软毛刷清洁底座外表面。如果仍有任何污垢，请用软布或棉签蘸 75% 的异丙基酒精溶液清洁。使用棉签清洁控件和连接器周围的狭小空间。不要在机箱上的任何部分使用研磨化合物，这会损坏机箱。



注意： 避免使用化学清洁剂，这会损坏仪器上的塑料。使用 75% 异丙醇溶液作为清洁剂，用清洁布蘸去离子水擦拭。（在清洁菜单按钮或前面板按钮时，只能使用去离子水。）在使用其他任何类型的清洁剂之前，请咨询您的 Tektronix 服务中心或代表。

平板显示器清洁

仪器显示器是一种软塑料显示器，在清洁时必须要小心。



注意： 使用不当的清洁剂或方法会损坏平板显示器。避免使用磨蚀性清洁剂或商用玻璃清洁剂来清洁显示器屏幕。避免直接向显示器表面喷洒液体，也不要用力刮擦。

清洁平板显示器表面时，应使用洁净室抹布（例如 Wypall 中型抹布 #05701，由 Kimberly-Clark 公司提供）轻轻擦拭显示器。

如果显示器非常脏，则用蒸馏水或 75% 的异丙基酒精溶液打湿抹布并轻轻擦显示器屏幕。避免用力过大，否则会损坏塑料显示器表面。

光学连接器清洁

保持光学模块连接器的清洁，以保持测量精度。光学模块用户手册包含光学连接器的清洁程序。

恢复操作系统

如果仪器电源打开时操作系统不启动，可恢复 Microsoft Windows 7 操作系统 (OS)。



注意： 恢复过程将重新格式化硬盘驱动器，然后重新安装操作系统。磁盘上的所有数据都会丢失。如果可能，请将重要文件保存到外部介质上，然后再执行操作系统恢复。

如果从 DVD 恢复介质上恢复操作系统，则需要重新安装 TekScope 应用程序。如果从仪器硬盘上恢复，则不需要重新安装 TekScope 应用程序。

从仪器硬盘驱动器中恢复操作系统

这些仪器在单独的硬盘分区上保存操作系统恢复文件。

说明： 这种恢复方法将重新安装操作系统以及 TekScope 应用程序软件和驱动程序。

1. 重新启动仪器。在启动过程中，屏幕中央将显示下列消息：

```
Starting Acronis Loader...  
press F5 for Acronis Startup Recovery Manager
```

2. 重复按键盘上的 **F5** 键，直到打开 Acronis True Image Tool。从出现消息到仪器继续进行正常的仪器启动，大约需要三秒钟的时间。如果仪器未打开 Acronis 应用程序，请关闭仪器电源，然后打开仪器电源重试。
3. 单击 **Restore**（恢复）。
4. 在 Confirmation（确认）对话框中，单击 **Yes**（是）恢复仪器操作系统，或者单击 **No**（否）退出恢复过程。恢复过程大约需要 30 分钟；具体时间取决于仪器的配置。

通过恢复介质恢复操作系统

说明： 此程序要求将 DVD 驱动器设置为第一个引导设备（这是默认设置）。

说明： 恢复光盘只能在创建该盘所用的仪器上使用。

1. 将操作系统恢复介质 DVD 盘 1 插入仪器的 DVD 驱动器。
2. 重新启动仪器。如果 DVD 驱动器是第一引导设备，则恢复软件自动打开。如果 DVD 驱动器不是第一引导设备，则需要先将它启用为第一引导设备，然后再从 DVD 盘中执行恢复。
3. 单击 **Restore**（恢复）。
4. 在 Confirmation（确认）对话框中，单击 **Yes**（是）恢复操作系统，或者单击 **No**（否）退出恢复过程。按照屏幕指示进行操作。按照说明将 DVD 1 换成 DVD 2。
5. 完成恢复过程后，取出光盘并重新启动仪器。此仪器将会按照出厂时设定的设置和外观打开操作系统。
6. 继续恢复 TekScope 产品软件以及所有其他应用程序。请按照 DSA8300 应用程序安装光盘内附带的安装说明进行操作。

索引

字母和数字

计算机 I/O 面板。 , 13
 Frame Scan, 53
 Sin(x)/x 内插, 33
 SSC, 55
 TDR, 54

A

安全概要, iii
 安装, 3
 安装模块, 6

B

保存
 波形, 58
 设置, 58
 表征
 相位校正, 56
 波形
 保存, 58
 导出, 58
 显示样式, 33
 波形光标, 45, 46
 波形栏, 14
 补偿, 20
 如何执行, 20
 补偿指示器, 14

C

菜单栏, 14
 采集
 设置停止模式和动作, 30
 采集模式
 如何设置, 30
 操作规范, 4
 操作系统
 恢复, 71
 测量, 40
 关闭, 44
 光标, 45
 如何定位 (选通), 42
 测量读数, 14
 测量精度
 优化, 20
 测量栏, 14

程序

补偿仪器和模块, 20
 定位测量, 42
 设置采集模式, 30
 设置信号输入, 26
 执行采集相差校正, 63
 执行黑电平和用户波长增益补偿, 23
 执行 TDR 阶跃相差校正, 66

尺寸, 4
 串行模板测试, 50

触发

概念, 35
 事件, 35
 斜率, 35
 垂直
 设置程序, 26
 垂直条光标, 45

D

单次序列, 30
 导出
 波形, 58
 打印, 58
 电源
 技术规格, 4
 读数栏, 14
 读数显示, 14

F

符合性信息, v
 EMC, v
 安全, vi
 附件, 3

G

格线
 样式, 34
 颜色, 34
 工具栏, 14
 功能, 1
 光标
 垂直条, 45
 水平条, 45

光标测量, 45

H

黑电平补偿
 如何执行, 23
 后面板
 连接器, 12, 13
 环境
 技术规格, 4
 环境注意事项, vii
 恢复
 仪器操作系统, 如何, 71

J

检查和清洁
 平板显示器, 70
 界面图, 14
 记录结果, 58
 技术规格
 操作, 4
 电源, 4
 环境, 4
 机械, 4
 输入连接器, 5
 机械
 技术规格, 4

K

开始采集, 30
 可变余辉, 33
 控制栏, 14
 控制面板, 10
 控制面板图, 11
 扩展桌面, 7

M

默认设置, 28
 模板测试, 50
 停止采集条件, 51
 自动设置模板, 51

P

平板显示器
 清洁, 70

Q

- 前面板
 - 连接器, 10
- 清洁
 - 仪器, 如何, 70
 - 仪器表面, 70
- 清洁光学连接器, 70
- 清洁和检查
 - 平板显示器, 70
- 启用直方图, 57

R

- 入库检查, 18

S

- 设置
 - 保存, 58
- 设置框, 29
- 视图
 - 波形显示, 15
 - 主视图和放大视图, 16
- 时滞, 59
 - 调整, 60
- 时钟频谱扩展, 55
- 双监视器, 7
- 水平
 - 设置程序, 26
- 水平条光标, 45, 46
- 输入连接器
 - 技术规格, 5
- 输入频率, 56
- 数学
 - 编辑器, 47
 - 波形, 47

T

- 停止采集, 30
- 通道相差校正, 60
- 通道延迟, 60
- 统计
 - 直方图, 57
- 通信
 - 信号, 48
 - 信号:模板测试, 50

W

- 文档, viii
- 温度补偿, 20

X

- 相差校正, 59
 - TDR 阶跃, 66
 - 采集相差校正, 63
 - 参考平面, 60
 - 信号源, 61
- 相关文档, viii
- 相位参考, 55
- 相位校正, 55, 56
 - 输入频率, 56
- 显示
 - 视图 - 主视图, 15
 - 视图 - 主视图和放大视图, 16
- 显示屏图, 15
- 显示矢量, 33
- 显示样式
 - 显示矢量, 33
 - 正常, 33
- 线性内插, 33

信号

- 通信, 48

Y

- 仪器
 - 恢复, 71
 - 清洁, 70
- 用户波长补偿
 - 如何执行, 23
- 用户界面, 14

Z

- 在线帮助, 16
 - 使用查找器, 17
 - 显示概述, 17
 - 显示控制说明, 16
- 诊断, 18
- 正常显示风格, 33
- 直方图, 57
 - 启用, 57
 - 统计, 57
- 状态栏, 14
- 注释, 43
 - 显示, 41
- 主要功能, 1
- 自动测量
 - 如何定位 (选通), 42
- 自动设置, 28